

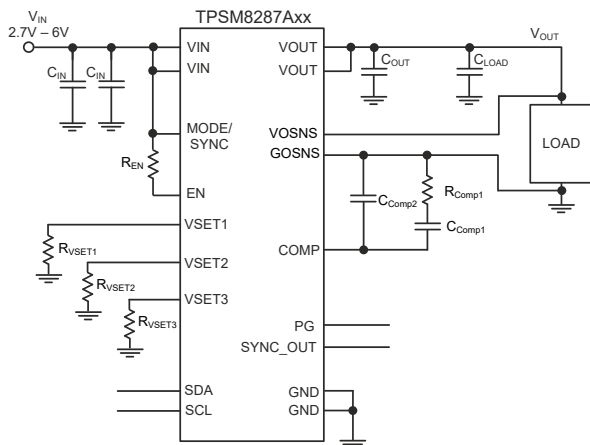
TPSM8287A1xM 具有 I²C 接口和遥感功能并可在 -55°C 运行的 2.7V 至 6V 输入、12A 和 15A 可并联降压电源模块

1 特性

- -55°C 至 125°C 工作温度范围
- $\pm 1.0\%$ 的输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联实现多相操作
- 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压，I²C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
- 通过 VSETx 引脚可选择五个 I²C 地址
- 可调节外部补偿，用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
 - 无键合线封装
 - 内部输入电容
 - 通过并行输入路径简化了布局
 - 可选择与外部时钟或展频运行同步
- 节电模式或强制 PWM 运行
- 精密使能输入阈值
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 优异的热性能
- 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
- 77mm² 设计尺寸

2 应用

- 飞机电动助力
- 国防无线电
- 导引头前端
- 雷达
- 铁路运输



TPSM8287A1xM 简化原理图

3 说明

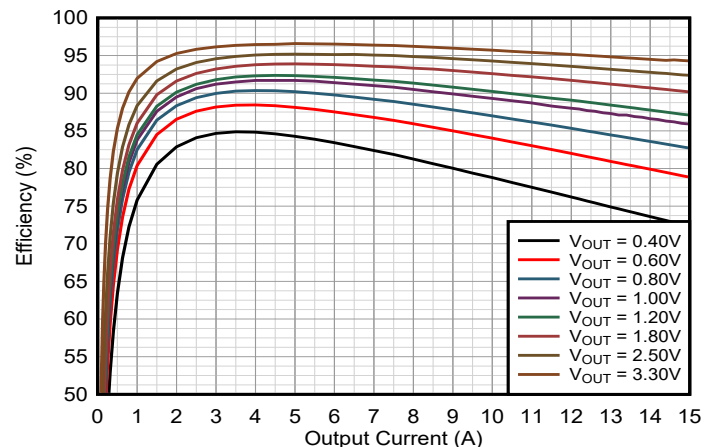
TPSM8287A1xM 是具有差分遥感和 I²C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。该系列电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器，可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装，旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287A1xM 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节，并且该器件可在整个温度范围内实现 $\pm 1.0\%$ 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行，以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I²C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压，以便在没有实际 I²C 通信的情况下实现上电。

器件信息

器件型号 ⁽¹⁾	电流额定值	封装 ⁽²⁾	封装高度
TPSM8287A12BAM	12A	RDV (B0QFN, 39)	1.8mm
TPSM8287A12BBM	12A		
TPSM8287A15BAM	15A	RDW (B3QFN, 39)	4.0mm
TPSM8287A15BBM	15A		

(1) 请参阅 [器件选项表](#)。

(2) 有关更多信息，请参阅 [节 12](#)。



效率 TPSM8287A15BAM (VIN = 5.0V ; FPWM)



内容

1 特性	1	8 器件寄存器	34
2 应用	1	9 应用和实施	40
3 说明	1	9.1 应用信息.....	40
4 器件选项	3	9.2 典型应用.....	40
5 引脚配置和功能	4	9.3 使用四个 TPSM8287A1xM 并联运行的典型应用.....	53
6 规格	6	9.4 电源相关建议.....	59
6.1 绝对最大额定值.....	6	9.5 布局.....	59
6.2 ESD 等级.....	6	10 器件和文档支持	61
6.3 建议运行条件.....	6	10.1 器件支持.....	61
6.4 热性能信息.....	7	10.2 文档支持.....	61
6.5 电气特性.....	7	10.3 接收文档更新通知.....	61
6.6 I ² C 接口时序特性.....	9	10.4 支持资源.....	61
6.7 典型特性.....	11	10.5 商标.....	61
7 详细说明	12	10.6 静电放电警告.....	61
7.1 概述.....	12	10.7 术语表.....	61
7.2 功能方框图.....	12	11 修订历史记录	61
7.3 特性说明.....	13	12 机械、封装和可订购信息	62
7.4 器件功能模式.....	30	12.1 卷带包装信息.....	62
7.5 编程.....	31		

4 器件选项

表 4-1. 具有 I²C 接口的器件

可订购器件型号 ⁽¹⁾	输出电流	标称电感	工作频率	封装高度
TPSM8287A12BAMRDVT	12A	100nH ± 20%	1.5MHz	1.8mm
TPSM8287A12BBMRDVT	12A	100nH ± 20%	2.25MHz	
TPSM8287A15BAMRDWT	15A	150nH ± 20%	1.5MHz	4.0mm
TPSM8287A15BBMRDWT	15A	150nH ± 20%	2.25MHz	

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

5 引脚配置和功能

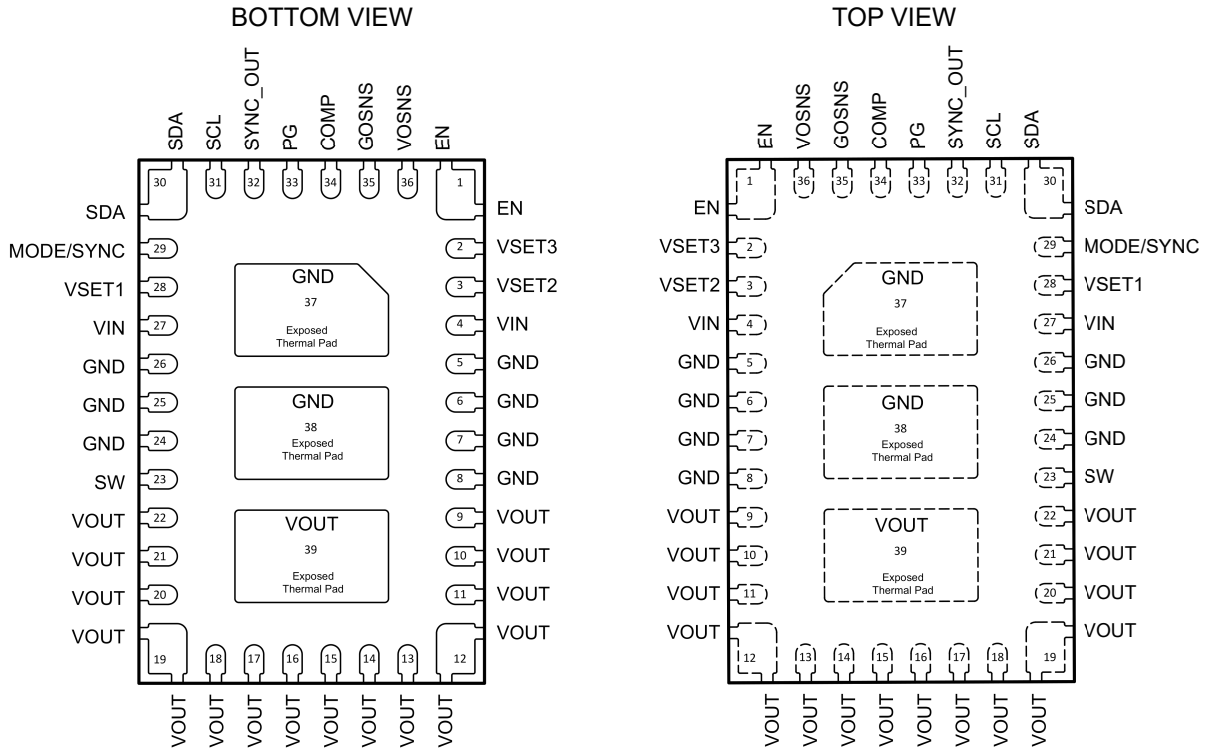


图 5-1. TPSM8287A1xM RDV 和 RDW 封装，B0QFN 39 引脚

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
编号	名称		
35	GOSNS	I	输出接地检测（差分输出电压检测）。在负载处连接。
36	VOSNS	I	输出电压检测（差分输出电压检测）。在负载处连接。
1	EN	I	该引脚是器件的使能引脚。您必须使用至少 15k Ω 的串联电阻器连接到该引脚。该引脚上的逻辑低电平将禁用器件，该引脚上的逻辑高电平将启用器件。请勿使该引脚保持未连接状态。对于堆叠运行，将所有堆叠器件的 EN 引脚连接在一起并连接至电源电压或处理器的 GPIO 上的电阻器。有关详细说明，请参阅 堆叠运行 。
4、27	VIN	P	电源输入。将输入电容器连接在尽可能靠近 VIN 引脚与 GND 引脚之间的位置上（在封装的两侧）。
5、6、7、8、24、25、26	GND	GND	接地引脚
9 - 22	VOUT	P	输出电压引脚
23	SW	O	该引脚是转换器的开关引脚，连接到内部功率 MOSFET。此引脚可保持悬空。
33	PG	I/O	具有窗口比较器的开漏电源正常输出。当 VOUT 超出电源正常阈值时，该引脚被拉至 GND。当不用于单器件运行时，该引脚可以保持开路或连接到 GND。上拉电阻器可以连接到任何不大于 6.5V 的电压。 在堆叠运行中，将所有堆叠器件的 PG 引脚连接在一起。在堆叠运行中，只有主转换器的 PG 引脚是开漏输出。对于在堆叠模式下定义为辅助转换器的器件，该引脚是输入引脚。有关详细说明，请参阅 堆叠运行 。

表 5-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
编号	名称		
29	MODE/SYNC	I	当该引脚被拉至低电平时，器件在省电模式下运行。如果该引脚被拉至高电平，则器件在强制 PWM 模式下运行。如果未使用，该引脚可保持悬空并且内部下拉电阻器会将该引脚拉至低电平。该引脚还可用于将器件与外部时钟进行同步。有关详细说明，请参阅 节 7.3.8 。
30	SDA	I/O	I ² C 串行数据引脚。不保持悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。对于以堆叠方式运行的辅助器件，或者如果未使用 I ² C 接口，请将该引脚连接到 GND。
31	SCL	I	I ² C 串行时钟引脚。不要将这个引脚悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。对于以堆叠方式运行的辅助器件，或者如果未使用 I ² C 接口，请将该引脚连接到 GND。
32	SYNC_OUT	I/O	用于在堆叠模式下实现同步的内部时钟输出引脚。对于单器件运行，将该引脚悬空。在堆叠运行中，将该引脚连接到菊花链中下一个器件的 MODE/SYNC 引脚。请勿使用该引脚连接非 TPSM8287A1xM 器件。 在启动期间，该引脚用于确定器件是否必须在堆叠运行中作为辅助转换器运行。在该引脚和 GND 之间连接一个 47k Ω 电阻器，以定义堆叠运行中的辅助转换器。有关详细说明，请参阅 堆叠运行 。
28	VSET1	I/O	启动输出电压和 I ² C 地址选择引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 V _{IN} 可定义所选的输出电压和 I ² C 地址。请参阅 表 7-2 。
3	VSET2	I/O	
2	VSET3	I/O	
34	COMP	I/O	器件补偿输入。该引脚和 GOSNS 之间连接的电阻器和电容器定义控制环路的补偿。在堆叠运行中，将所有堆叠器件的 COMP 引脚连接在一起，并在公共 COMP 节点和 GOSNS 之间连接一个电阻器和电容器。
37、38	GND 外露散热焊盘	—	必须将散热焊盘焊接到 GND，以获得适当的热阻和机械稳定性。
39	VOUT 外露散热焊盘	—	必须将散热焊盘焊接到 VOUT，以获得适当的热阻和机械稳定性。

(1) I = 输入，O = 输出

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在工作温度范围内 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电压 ⁽²⁾	VIN、VSET1、VSET2、VSET3、PG、EN、MODE/SYNC	-0.3	6.5	V
	SW (DC)、VOUT	-0.3	V _{IN} + 0.3	
	SW (交流, 小于 10ns) ⁽³⁾	-3	10	
	COMP	-0.3	V _{IN}	
	VOSNS	-0.3	3.8	
	GOSNS	-0.3	0.3	
	SCL, SDA	-0.3	5.5	
	SYNC_OUT	-0.3	2	
电流	SYNC_OUT、COMP	-1	1	mA
	SDA		9	
	EN		0.5	
	PG		10	
T _J	结温	-55	125	°C
T _{stg}	贮存温度	-55	125	

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 所有电压值均以 GND 引脚为基准。
- (3) 打开开关时。

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±750	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

		最小值	标称值	最大值	单位	
V _{IN}	输入电压	VIN	2.7	6	V	
		SDA、SCL	0	5		
V _{OUT}	输出电压	0.4	3.35V 或 (V _{IN} - 1.4V) ⁽¹⁾		V	
I _{OUT}	输出电流 ⁽³⁾	TPSM8287A12BAM、TPSM8287A12BBM		12	A	
		TPSM8287A15BAM、TPSM8287A15BBM		15		
I _{SINK_PG}	PG 引脚上的灌电流			10	mA	
C _{IN}	输入电容 (每个引脚) ⁽²⁾	VIN	5	10	μF	
C _{OUT}	输出电容 ⁽²⁾	TPSM8287A12BAM、TPSM8287A15BAM	60	⁽⁴⁾		
C _{OUT}	输出电容 ⁽²⁾	TPSM8287A12BBM、TPSM8287A15BBM	40	⁽⁴⁾		
R _{VSET}	电阻器值	VSET1、VSET2、VSET3	37.6	47		56.4
R _{SYNC_OUT}	电阻器值	SYNC_OUT	37.6	47	56.4	k Ω

6.3 建议运行条件 (续)

			最小值	标称值	最大值	单位
C _{PAR}	寄生电容	VSET1、VSET2、VSET3			100	pF
		SYNC_OUT			20	
T _J	工作结温		-55		125	°C

- (1) 以较低值为准。
- (2) 有效电容。
- (3) 在堆叠运行中，可以降低每相位的最大输出电流。有关详细说明，请参阅[堆叠运行](#)。
- (4) 建议的最大输出电容取决于应用的具体工作条件。然而，输出电容值通常可能高达几毫法。

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TPSM8287AxxM				单位
		39 引脚				
		RDV JEDEC 51-5	RDW JEDEC 51-5	RDV EVM	RDW EVM	
R _{θJA}	结至环境热阻	31.6	30.4	19.5	20.0	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	28.7	52.3	不适用 ⁽²⁾	不适用 ⁽²⁾	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	10.1	9.8	不适用 ⁽²⁾	不适用 ⁽²⁾	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	5.1	6.1	3.1	6.0	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	10.0	9.6	8.8	9.6	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳 (底部) 热阻	7.3	6.2	不适用 ⁽²⁾	不适用 ⁽²⁾	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。
- (2) 不适用于 EVM。

6.5 电气特性

T_J = -55°C 至 125°C，V_{IN} = 2.7V 至 6V。典型值是在 V_{IN} = 3.3V 且 T_J = 25°C 的条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源						
I _{Q_VIN}	静态电流 (VIN)	EN = 高电平、I _{OUT} = 0mA、V _(SW) = 0V、SINGLE = 1、MODE/SYNC = 低电平、器件不进行开关、T _J = 25°C		1.5	3	mA
I _{SD}	关断电流 (VIN)	EN = 低电平、V _(SW) = 0V、T _J = 25°C		16.5	40	μA
V _{IT+(UVLO)}	正向 UVLO 阈值电压 (VIN)		2.5	2.6	2.7	V
V _{IT-(UVLO)}	负向 UVLO 阈值电压 (VIN)		2.4	2.5	2.6	V
V _{hys(UVLO)}	UVLO 迟滞电压 (VIN)		90			mV
V _{IT+(OVLO)}	正向 OVLO 阈值电压 (VIN)		6.1	6.3	6.5	V
V _{IT-(OVLO)}	负向 OVLO 阈值电压 (VIN)		6.0	6.2	6.4	V
V _{hys(OVLO)}	OVLO 迟滞电压 (VIN)		85			mV
V _{POR-}	负向上电复位 (POR) 阈值 (VIN)		1.4			V
T _{SD}	热关断阈值温度	T _J 上升		170		°C
	热关断迟滞			20		°C
T _W	热警告阈值温度	T _J 上升		150		°C
	热警告迟滞			20		°C
控制和接口						
V _{IT+}	正向输入阈值电压 (EN)		0.97	1.0	1.03	V
V _{IT-}	负向输入阈值电压 (EN)		0.87	0.9	0.93	V
V _{hys}	迟滞电压 (EN)		95			mV

6.5 电气特性 (续)

$T_J = -55^{\circ}\text{C}$ 至 125°C , $V_{IN} = 2.7\text{V}$ 至 6V 。典型值是在 $V_{IN} = 3.3\text{V}$ 且 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{IH}	高电平输入电流 (EN)	$V_{EN} = V_{IN}$, 禁用内部下拉电阻器			200	nA
I_{IL}	低电平输入电流 (EN)	$V_{EN} = 0\text{V}$, 禁用内部下拉电阻器	-200			nA
V_{IH}	高电平输入电压 (SDA、SCL 和 MODE/SYNC)		0.8			V
V_{IL}	低电平输入电压 (SDA、SCL 和 MODE/SYNC)				0.4	V
V_{OL}	低电平输出电压 (SDA)	$I_{OL} = 9\text{mA}$			0.4	V
		$I_{OL} = 5\text{mA}$			0.2	V
I_{LKG}	流入 SDA、SCL 的输入漏电流	$V_{OH} = 3.3\text{V}$			200	nA
I_{IL}	低电平输入电流 (MODE/SYNC)	$V_{MODE/SYNC} = 0\text{V}$	-150		150	nA
I_{IH}	高电平输入电流 (MODE/SYNC)	$V_{MODE/SYNC} = V_{IN}$			3	μA
$t_{d(EN)1}$	EN 连接至 V_{IN} 时的启用延迟时间	测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间 $SR_{VIN} = 1\text{V}/\mu\text{s}$		210	535	μs
$t_{d(EN)2}$	已施加 V_{IN} 时的启用延迟时间	测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间		40	100	μs
$t_{d(RAMP)}$	输出电压斜坡时间	测量从器件开始开关至 PG 的上升沿的时间可通过 I ² C 进行选择。请参阅表 8-5。	0.46	0.54	0.62	ms
			0.88	1.04	1.20	ms
			1.73	2.04	2.35	ms
			3.43	4.04	4.65	ms
T_{SYNC_LOCK}	锁定外部频率所需的时间			50		μs
$f_{(SYNC)}$	同步时钟频率范围 (MODE/SYNC)	TPSM8287A12BAM、TPSM8287A15BAM	1.3		2.0	MHz
$f_{(SYNC)}$	同步时钟频率范围 (MODE/SYNC)	TPSM8287A12BBM、TPSM8287A15BBM	1.8		2.7	MHz
$D_{(SYNC)}$	同步时钟占空比范围 (MODE/SYNC)		45		55	
$V_{T+(UVP)}$	正向电源正常阈值电压 (输出欠压)		94	96	98	% V_{OUT}
$V_{T-(UVP)}$	负向电源正常阈值电压 (输出欠压)		92	94	96	% V_{OUT}
$V_{T+(OVP)}$	正向电源正常阈值电压 (输出过压)		104	106	108	% V_{OUT}
$V_{T-(OVP)}$	负向电源正常阈值电压 (输出过压)		102	104	106	% V_{OUT}
V_{OL}	低电平输出电压 (PG)	$I_{OL} = 10\text{mA}$			0.3	V
I_{LKG}	流入 PG 的输入漏电流	$V_{OH} = 3.3\text{V}$			200	nA
V_{IH}	高电平输入电压 (PG)	以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件	0.8			V
V_{IL}	低电平输入电压 (PG)	以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件			0.4	V
I_{IH}	高电平输入电流 (PG)	以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件			1	μA
I_{IL}	低电平输入电流 (PG)	以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件	-1			μA
$t_{d(PG)}$	抗尖峰脉冲时间 (PG)	PG 引脚上的高电平到低电平或低电平到高电平转换	34	40	46	μs
输出						
V_{OUT}	输出电压精度	$V_{IN} \geq V_{OUT} + 1.4\text{V}$	-1.0		1.0	%
V_{ICR}	输入共模范围 (VOSNS)		-100	$V_{O(nom)} + 100$		mV
V_{ICR}	输入共模范围 (GOSNS)		-100		100	mV

6.5 电气特性 (续)

$T_J = -55^{\circ}\text{C}$ 至 125°C , $V_{IN} = 2.7\text{V}$ 至 6V 。典型值是在 $V_{IN} = 3.3\text{V}$ 且 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{SW}	开关频率 (SW)	$f_{\text{SW}} = 1.5\text{MHz}$, PWM 运行, $V_{IN} = 3.3\text{V}$, $V_{\text{OUT}} = 0.75\text{V}$	1.35	1.5	1.65	MHz
		$f_{\text{SW}} = 2.25\text{MHz}$, PWM 运行, $V_{IN} = 3.3\text{V}$, $V_{\text{OUT}} = 0.75\text{V}$	2.025	2.25	2.475	
f_{mod}	展频扫描频率		$f_{\text{SW}}/2048$			kHz
Δf_{SW}	展频运行期间的开关频率变化		$\pm 10\%$			
τ	仿真电流时间常数		12.5			μs
g_m	误差放大器跨导		1.5			mS
I_{LIM}	高侧 FET 正向开关电流限制, 直流	TPSM8287A12BAM、 TPSM8287A12BBM	15	19	21	A
		TPSM8287A15BAM、 TPSM8287A15BBM	18	23	25	
	低侧 FET 负电流限制, 直流		7.5		12	A

6.6 I²C 接口时序特性

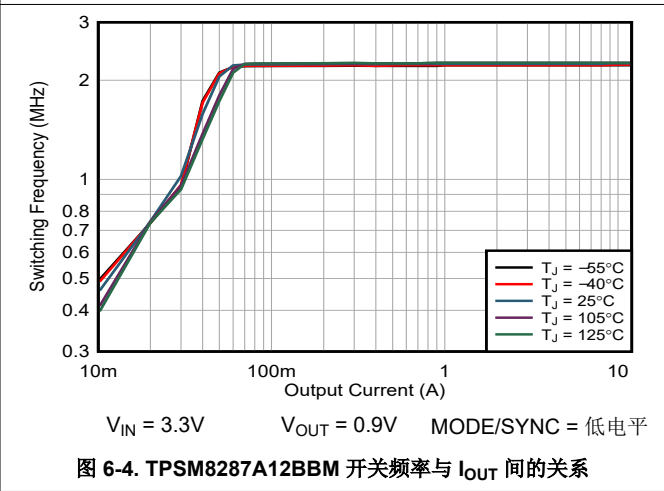
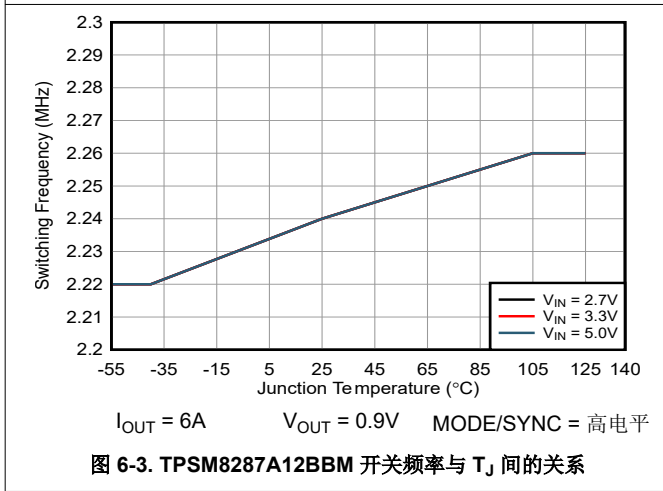
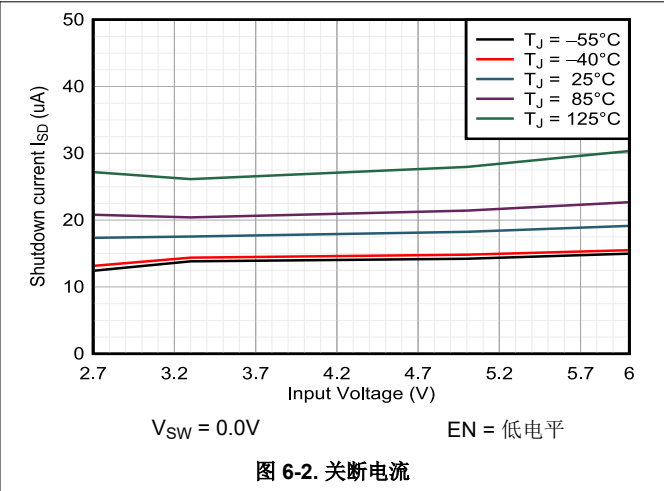
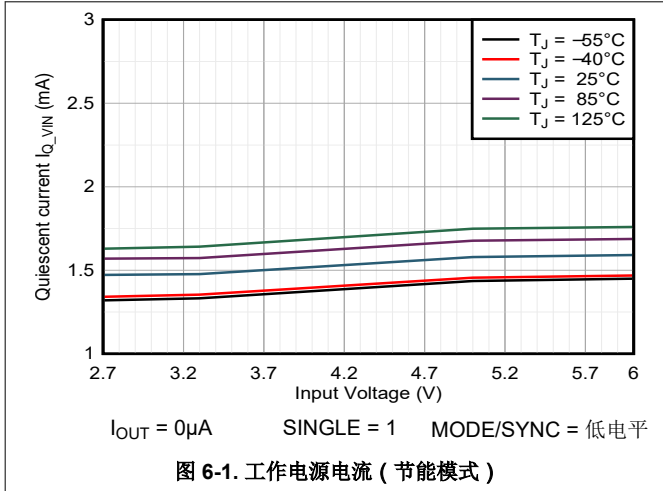
参数		测试条件	最小值	最大值	单位
f_{SCL}	SCL 时钟频率	标准模式		100	kHz
		快速模式		400	
		快速+ 模式		1000	
t_{HD} 、 t_{STA}	(重复) START 条件后的保持时间	标准模式	4		μs
		快速模式	0.6		
		快速+ 模式	0.26		
t_{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	标准模式	4.7		μs
		快速模式	1.3		
		快速+ 模式	0.5		
t_{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	标准模式	4		μs
		快速模式	0.6		
		快速+ 模式	0.26		
t_{SU} 、 t_{STA}	重复 START 条件的建立时间	标准模式	4.7		μs
		快速模式	0.6		
		快速+ 模式	0.26		
t_{HD} 、 t_{DAT}	数据保持时间	标准模式	0	3.45	μs
		快速模式	0	0.9	
		快速+ 模式	0		
t_{SU} 、 t_{DAT}	数据建立时间	标准模式	250		ns
		快速模式	100		
		快速+ 模式	50		
t_r	SDA 和 SCL 信号的上升时间	标准模式		1000	ns
		快速模式	20	300	
		快速+ 模式		120	
t_f	SDA 和 SCL 信号的下降时间	标准模式		300	ns
		快速模式	$20 \times V_{\text{DD}}/5.5\text{V}^{(1)}$	300	
		快速+ 模式	$20 \times V_{\text{DD}}/5.5\text{V}^{(1)}$	120	

6.6 I²C 接口时序特性 (续)

参数		测试条件	最小值	最大值	单位
t _{SU} 、t _{STO}	停止条件的建立时间	标准模式	4		μs
		快速模式	0.6		
		快速+ 模式	0.26		
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	标准模式	4.7		μs
		快速模式	1.3		
		快速+ 模式	0.5		
C _b	每个总线的容性负载	标准模式		400	pF
		快速模式		400	
		快速+ 模式		550	

(1) V_{DD} 是 SDA 和 SCL 的上拉电压

6.7 典型特性



7 详细说明

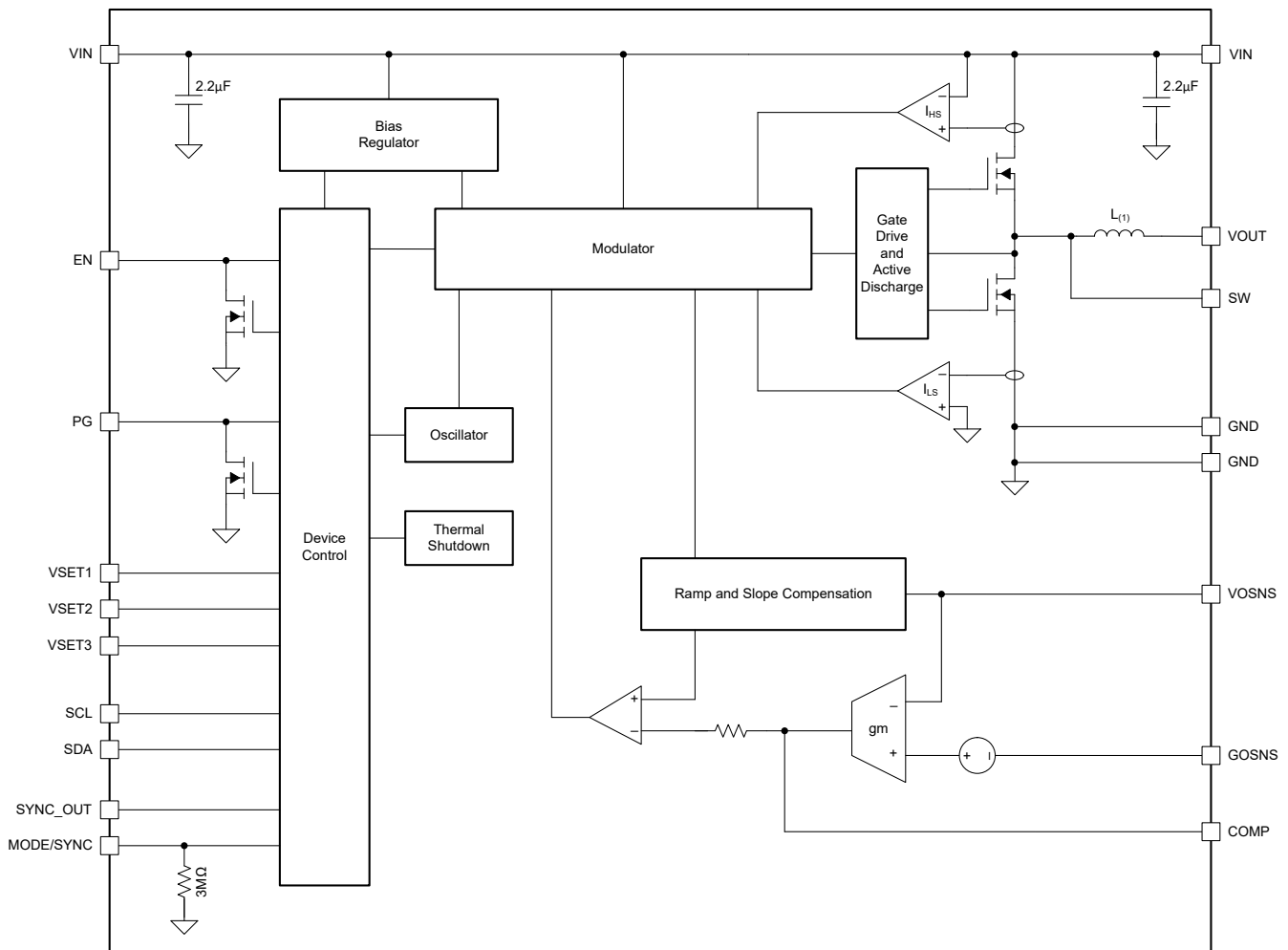
7.1 概述

TPSM8287A1xM 同步降压转换器电源模块采用固定频率的 DCS 控制拓扑，可在负载阶跃期间实现快速瞬态响应，并在正常运行期间以固定频率进行开关。该控制拓扑以及低输出电压纹波、高直流精度和差分遥感功能可以为具有严格稳压要求的现代高性能处理器内核或其他电压轨供电。

随着负载电流降低，转换器可以基于 MODE/SYNC 引脚进入省电模式，降低开关频率并进入 DCM，从而在整个负载电流范围内实现高效率。

此引脚对引脚兼容的模块系列包括 12A 和 15A 型号。为了进一步提高输出电流能力，可以将多个器件“堆叠”。例如，并联四个 15A 器件可提供高达 60A 的电流。

7.2 功能方框图



(1) 有关电感值，请参阅表 4-1。

7.3 特性说明

7.3.1 固定频率 DCS 控制拓扑

图 7-1 展示了 TPSM8287A1xM 器件中使用的固定频率 DCS-control 拓扑的简化方框图。该拓扑包含一个内部仿真电流环路、一个中间直接反馈环路和一个外部电压调节环路。差动遥感可在负载处实现精确的电压调节。利用外部补偿，可以微调负载瞬态响应，以满足广泛的输出电容和负载瞬态要求。

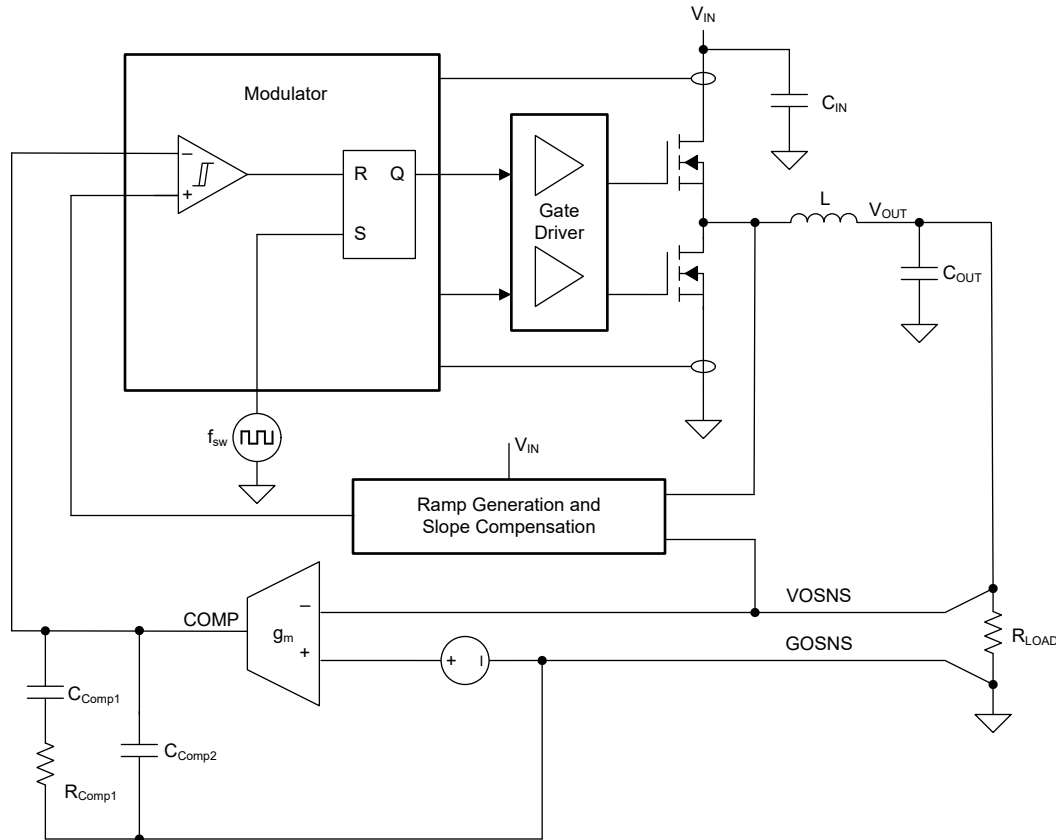


图 7-1. 固定频率 DCS-Control 拓扑 (简化版)

7.3.2 强制 PWM 和省电模式

该器件可以通过三种不同的方法控制电感器电流以调节输出：

- 具有连续电感器电流的脉宽调制 (PWM-CCM)
- 具有非连续电感器电流的脉宽调制 (PWM-DCM)
- 具有不连续电感器电流和脉冲跳跃的脉冲频率调制 (PFM-DCM)

PWM-CCM 模式下的导通时间由方程式 1 给出。对于非常小的输出电压，最短导通时间约为 50ns (t_{ON_min})，可将开关频率从设定值降低。即使达到最短导通时间，器件也会通过延长关断时间来保持适当的输出电压调节。

$$t_{ON} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN} \times f_{SW}} \quad (1)$$

在 PWM-CCM 运行期间，器件以恒定频率进行开关，电感器电流是连续的 (请参阅图 7-2)。PWM 运行实现了超低输出电压纹波和理想瞬态性能。

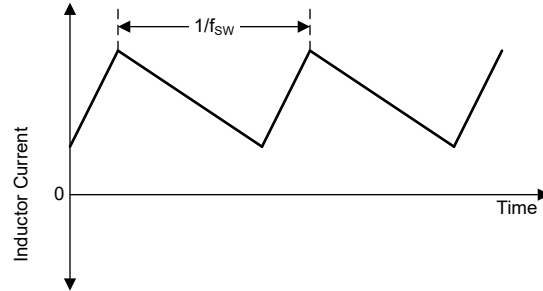


图 7-2. 连续导通模式 (PWM-CCM) 电流波形

在 PWM-DCM 运行期间，该器件以恒定频率进行开关，电感器电流是不连续的（请参阅图 7-3）。在此模式下，该器件会控制峰值电感器电流以保持选定的开关频率，同时仍能够调节输出。

可以使用方程式 2 来计算器件从 PWM-CCM 变为 PWM-DCM 的输出电流阈值：

$$I_{OUT(CCM-DCM)} = \frac{V_{IN} \times t_{ON}}{2} \times \frac{1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}}{L} \quad (2)$$

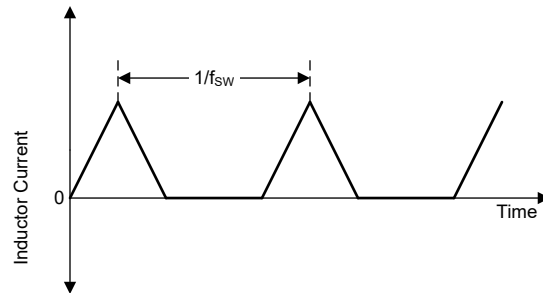


图 7-3. 不连续导通模式 (PWM-DCM) 电流波形

在 PFM-DCM 运行期间，该器件使峰值电感器电流保持恒定（处于与转换器的大约 20ns 导通时间相对应的电平）并跳过脉冲以调节输出（请参阅图 7-4）。PFM-DCM 运行期间发生的开关脉冲与内部时钟同步。

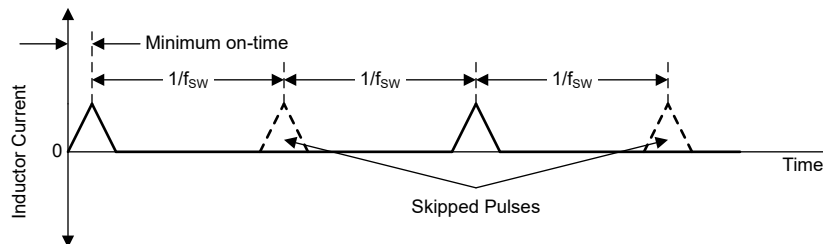


图 7-4. 不连续导通模式 (PFM-DCM) 电流波形

可以使用方程式 3 来计算器件从 PWM-DCM 变为 PFM-DCM 的输出电流阈值：

$$I_{OUT(PFM - entry)} = \frac{V_{IN} \times 20 \text{ ns}}{2} \times \frac{1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}}{L} \quad (3)$$

图 7-5 至图 7-8 显示了 PWM-DCM 到 PFM-DCM 阈值通常如何随 V_{IN} 和 V_{OUT} 的变化而变化。

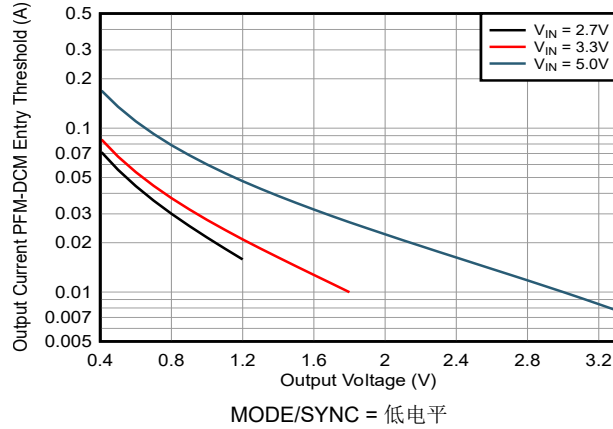


图 7-5. TPSM8287A12BAM 的 PFM-DCM 进入阈值

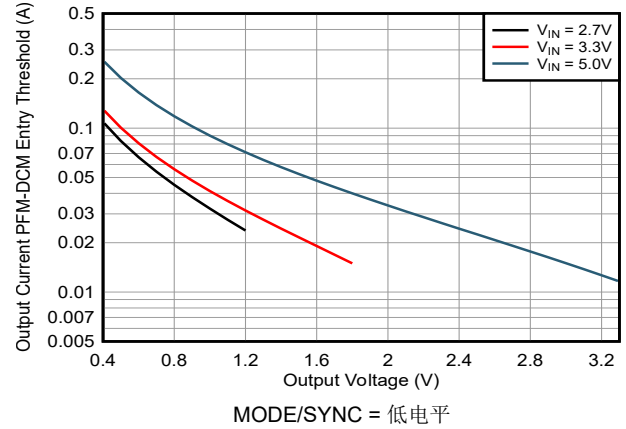


图 7-6. TPSM8287A12BBM 的 PFM-DCM 进入阈值

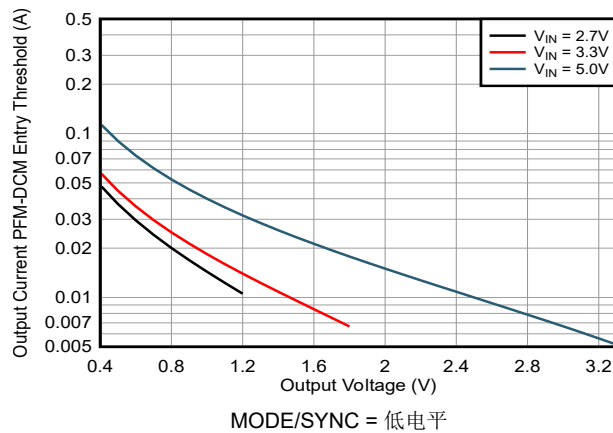


图 7-7. TPSM8287A15BAM 的 PFM-DCM 进入阈值

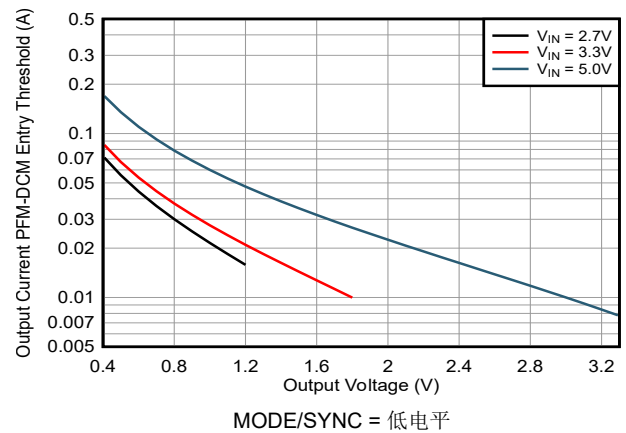


图 7-8. TPSM8287A15BBM 的 PFM-DCM 进入阈值

将器件配置为使用强制 PWM 模式 (FPWM) 或省电模式 (PSM) :

- 在强制 PWM 模式下, 器件始终使用 PWM-CCM
- 在省电模式下, 器件在中高负载下使用 PWM-CCM, 在低负载下使用 PWM-DCM, 在极低负载下使用 PFM-DCM。不同工作模式之间的转换是无缝的。

表 7-1 展示了 MODE/SYNC 引脚的功能表以及控制器件工作模式的 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位。

表 7-1. FPWM 模式和省电模式选择

SSCEN 位	FPWMEN 位	MODE/SYNC 引脚	工作模式	备注
0	0	低	PSM	请勿在堆叠配置中使用
1	0	低	PSM	
0	1	X	FPWM	
0	X	高	FPWM	
X	X	同步时钟	FPWM	请参阅节 7.3.8
1	1	X	FPWM	请参阅节 7.3.9
1	X	高	FPWM	

7.3.3 精密使能

使能 (EN) 引脚是双向引脚, 具有两项功能。请参阅 图 7-9 :

- 作为输入，该引脚启用和禁用器件中的直流/直流转换器。
- 在堆叠配置中，该引脚是输出引脚，并向其他器件提供 SYSTEM_READY 信号。

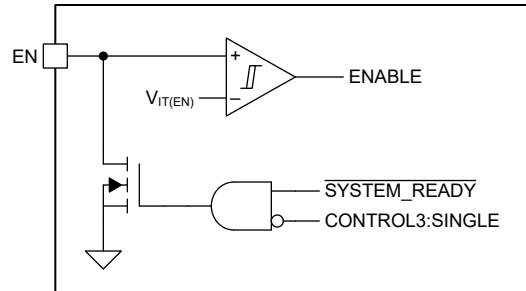


图 7-9. 使能功能方框图

由于 EN 引脚连接有一个内部开漏晶体管，因此请勿直接从低阻抗源驱动该引脚。应使用一个 15kΩ 以上的电阻器来限制流入 EN 引脚的电流。

当 VIN 引脚首次通电时，器件会将 EN 引脚拉至低电平，直到该引脚从非易失性存储器加载默认寄存器设置并读取 VSETx 和 SYNC_OUT 引脚的状态。如果发生热关断或过压锁定等故障，该器件还会将 EN 拉至低电平。在堆叠配置中，所有器件共享一个公共使能信号，这意味着只有在堆栈中的所有器件完成初始化后堆栈中的直流/直流转换器才能开始开关。同样，堆栈中的一个或多个器件发生故障会禁用栈中的所有转换器（请参阅节 7.3.17）。

在独立（非堆叠）应用中，在 CONTROL3 寄存器中设置 SINGLE = 1 以禁用 EN 引脚的有源下拉。当 SINGLE = 1 时，故障状态对 EN 引脚没有影响。（请注意，EN 引脚在器件初始化期间始终被下拉。）在堆叠应用中，请确保 SINGLE = 0。设置 SINGLE = 1 也会禁用 SYNC_OUT 引脚。

当内部 SYSTEM_READY 信号为低电平（即初始化完成且无故障情况）时，内部开漏晶体管处于高阻态，EN 引脚的功能与标准输入类似：EN 引脚上的高电平启用器件中的直流/直流转换器，低电平则禁用该直流/直流转换器。（I²C 接口在器件完成初始化后立即启用，并且不受内部 ENABLE 或 SYSTEM_READY 信号状态的影响。）

EN 引脚上的低电平强制器件关断。在关断期间，功率级中的 MOSFET 关闭，内部控制电路被禁用，器件仅消耗不到 20μA（典型值）的电流。请勿将 EN 引脚悬空。

精密使能输入支持通过在 EN 引脚的输入端添加电阻分压器来提供用户可编程的欠压锁定。精密使能输入还使您能够通过缓慢变化的电压来驱动引脚，并允许使用外部 RC 网络来实现精密加电延迟。有关更多详细信息，请参阅 [使用带有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现零噪声启动](#) 模拟设计期刊。

7.3.4 启动

当 VIN 引脚上的电压超过正向 UVLO 阈值时，该器件将进行如下初始化：

- 器件将 EN 引脚拉至低电平
- 器件启用内部基准电压
- 器件读取 VSETx 和 SYNC_OUT 引脚的状态
- 器件将默认值加载到器件寄存器中

初始化完成后，器件启用 I²C 通信并释放 EN 引脚。控制 EN 引脚的外部电路现在决定了器件的行为：

- 当 EN 引脚为低电平时，器件将被禁用：
 - 您可以对器件寄存器进行写入和读取
 - 功率级不运行（高阻抗）。
- 当 EN 引脚为高电平时，器件将被启用：
 - 您可以对器件寄存器进行写入和读取

- 在经过短暂的延迟后，功率级开始开关
- 转换器使输出电压斜升

图 7-10 展示了 EN 引脚通过一个电阻器上拉至 V_{IN} 时的启动序列。

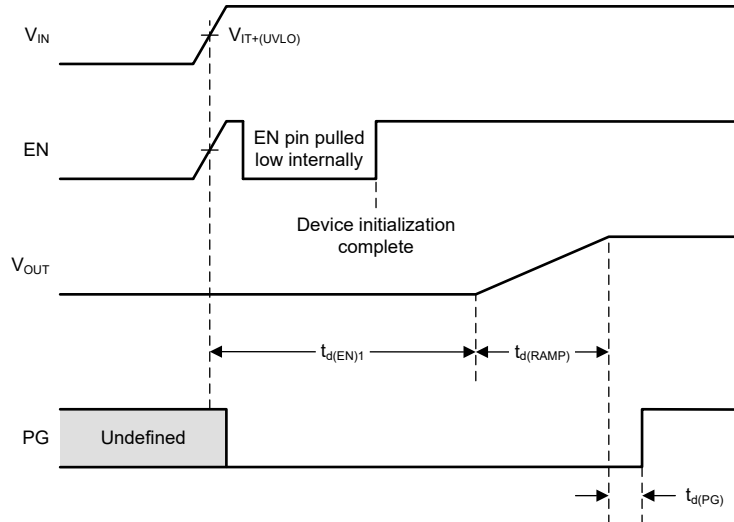


图 7-10. EN 上拉至 V_{IN} 时的启动时序

图 7-11 展示了外部信号连接到 EN 引脚时的启动序列。

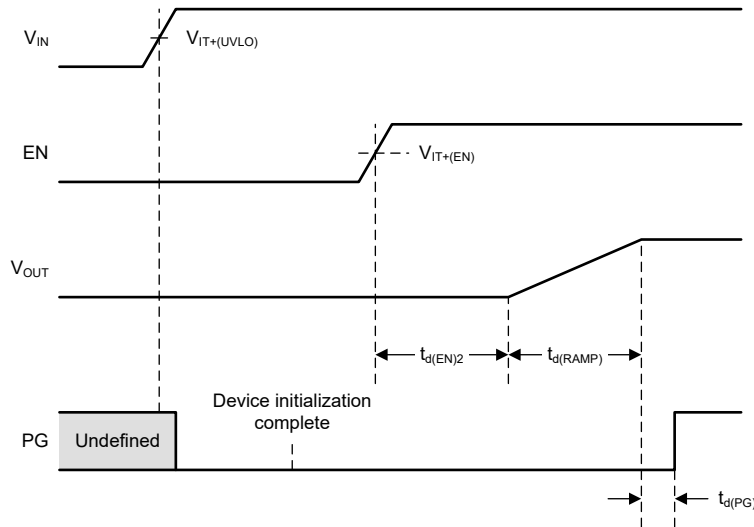


图 7-11. 外部信号连接到 EN 引脚时的启动时序

CONTROL2 寄存器中的 SSTIME[1:0] 位选择软启动斜坡的持续时间：

- $t_{d(RAMP)} = 500 \mu s$
- $t_{d(RAMP)} = 1ms$ (默认值)
- $t_{d(RAMP)} = 2ms$
- $t_{d(RAMP)} = 4ms$

器件在软启动序列期间忽略以下参数的新值：

- 输出电压设定点 ($V_{OUT}[7:0]$)
- 输出电压范围 ($V_{RANGE}[1:0]$)

- 软启动 (SSTIME[1:0])

如果您在软启动期间更改了 VSET[7:0] 的值，则器件将首先斜升至软启动序列开始时的 VSET[7:0] 的值。软启动完成后，器件才会斜升或斜降至新值。

在启动期间，器件不会灌入电流，以确保输出电压遵循配置的斜坡速率升至目标输出电压。这样，器件可能在启动时产生预偏置输出。在这种情况下，从外部只能看到内部电压斜坡的一部分（请参阅图 7-12）。

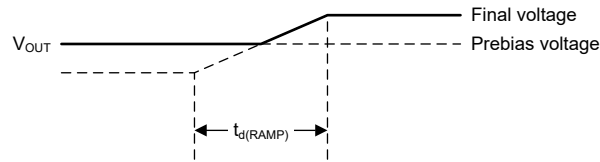


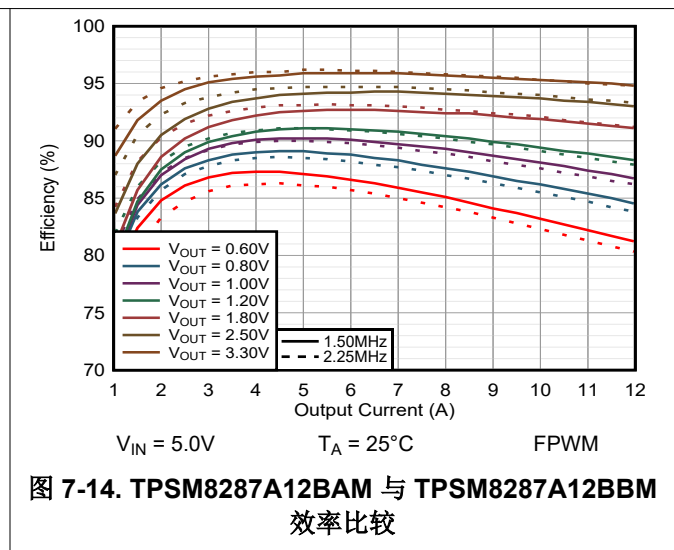
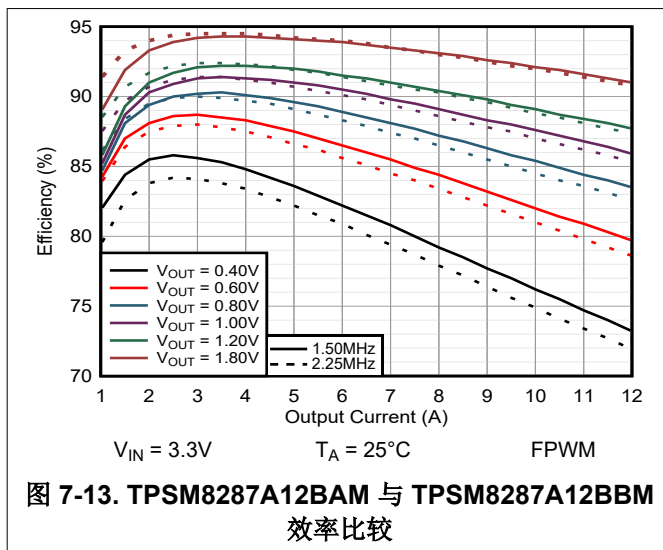
图 7-12. 启动时产生预偏置输出

7.3.5 开关频率选择

TPSM8287A1xM 模块系列包括具有不同开关频率的器件型号。有关可用选项，请参阅表 4-1。不同的开关频率支持您为给定用例选择可通过优化功率损耗来提供出色效率的器件。

较低的开关频率版本不一定能在整个负载、Vin 或 Vout 范围内提供更高的效率。较低的开关频率确实能够降低功率级中的开关损耗，但同时会导致电感器中的纹波电流较高，从而增加电感损耗，增加输出电压纹波并降低最大输出电流（请参阅节 7.3.13）。因此，TI 建议在选择器件型号时对效率进行比较。

图 7-13 和图 7-14 提供了 1.5MHz TPSM8287A12BAM 和 2.25MHz TPSM8287A12BBM 之间的效率比较。当输出电压 $\geq 1.2V$ 时，2.25MHz 和 1.5MHz 器件在高负载电流下的效率几乎相同，而 2.25MHz 版本在负载电流低于 3A 时可提供更高的效率。1.5MHz 器件通常在其他工作点提供更高的效率，尤其是在输出电压较低时。当输出电压 $\geq 1.2V$ 时，TI 建议在大多数应用中使用 2.25MHz 器件，因为它的效率与 1.5MHz 器件相近，但输出电压纹波更低，并且最大输出电流更高。



7.3.6 输出电压设置

7.3.6.1 输出电压设定点

在初始化过程中，器件会读取 VSETx 引脚的状态，并根据表 7-2 选择默认输出电压。请注意，VSETx 引脚还会选择器件的 I²C 目标地址以及寄存器 CONTROL2 中的 VRANGE 位设置。只能在 VIN 下电上电期间或通过 I²C 接口设置 RESET = 1 来读取 VSETx 引脚。在 VIN 出现后更改配置不会影响寄存器内容或 I²C 地址。请确保没有

杂散电流路径连接到 VSETx 引脚，并且 VSETx 引脚与 GND 之间的寄生电容小于 100pF。为确保正常运行，输入电压必须至少比所选输出电压高 1.4V。

表 7-2. 启动输出电压和 I²C 地址

VSET3	VSET2	VSET1	I ² C 地址	VRANGE [1:0]	VOUT 电压
GND	GND	VIN	0x40	0b10	0.45V
GND	VIN	GND	0x40	0b10	0.50V
GND	VIN	VIN	0x40	0b10	0.55V
VIN	GND	GND	0x40	0b10	0.60V
VIN	GND	VIN	0x40	0b10	0.65V
VIN	VIN	GND	0x40	0b10	0.70V
VIN	VIN	VIN	0x40 ⁽¹⁾	0b10	0.75V
47kΩ 至 GND	GND	GND	0x41 ⁽¹⁾	0b11	0.80V
47kΩ 至 GND	GND	VIN	0x41	0b11	0.85V
47kΩ 至 GND	VIN	GND	0x41	0b11	0.90V
47kΩ 至 GND	VIN	VIN	0x41	0b11	0.95V
47kΩ 至 VIN	GND	GND	0x41	0b11	1.00V
47kΩ 至 VIN	GND	VIN	0x41 ⁽¹⁾	0b11	1.05V
47kΩ 至 VIN	VIN	GND	0x41 ⁽¹⁾	0b11	1.10V
47kΩ 至 VIN	VIN	VIN	0x41	0b11	1.15V
GND	47kΩ 至 GND	GND	0x42 ⁽¹⁾	0b11	1.20V
GND	47kΩ 至 GND	VIN	0x42	0b11	1.25V
GND	47kΩ 至 VIN	GND	0x42	0b11	1.30V
GND	47kΩ 至 VIN	VIN	0x42	0b11	1.35V
VIN	47kΩ 至 GND	GND	0x42	0b11	1.40V
VIN	47kΩ 至 GND	VIN	0x42	0b11	1.45V
VIN	47kΩ 至 VIN	GND	0x42	0b11	1.50V
VIN	47kΩ 至 VIN	VIN	0x42	0b11	1.55V
GND	GND	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	1.60V
GND	GND	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	1.65V
GND	VIN	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	1.70V
GND	VIN	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	1.75V
VIN	GND	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	1.80V
VIN	GND	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	1.85V
VIN	VIN	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	1.90V
VIN	VIN	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	1.95V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	GND	0x40	0b11	2.00V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	VIN	0x40	0b11	2.05V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	GND	0x40	0b11	2.10V

表 7-2. 启动输出电压和 I²C 地址 (续)

VSET3	VSET2	VSET1	I ² C 地址	VRANGE [1:0]	VOUT 电压
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	VIN	0x40	0b11	2.15V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	GND	0x40	0b11	2.20V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	VIN	0x40	0b11	2.25V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	GND	0x40	0b11	2.30V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	VIN	0x40	0b11	2.35V
47kΩ 至 GND	GND	47kΩ 至 GND	0x41	0b11	2.40V
47kΩ 至 GND	GND	47kΩ 至 VIN	0x41	0b11	2.45V
47kΩ 至 GND	VIN	47kΩ 至 GND	0x41	0b11	2.50V
47kΩ 至 GND	VIN	47kΩ 至 VIN	0x41	0b11	2.55V
47kΩ 至 VIN	GND	47kΩ 至 GND	0x41	0b11	2.60V
47kΩ 至 VIN	GND	47kΩ 至 VIN	0x41	0b11	2.65V
47kΩ 至 VIN	VIN	47kΩ 至 GND	0x41	0b11	2.70V
47kΩ 至 VIN	VIN	47kΩ 至 VIN	0x41	0b11	2.75V
GND	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	0x42	0b11	2.80V
GND	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	0x42	0b11	2.85V
GND	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	0x42	0b11	2.90V
GND	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	0x42	0b11	2.95V
VIN	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	0x42	0b11	3.00V
VIN	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	0x42	0b11	3.05V
VIN	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	0x42	0b11	3.10V
VIN	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	0x42	0b11	3.15V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	3.20V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	3.25V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	0x43	0b11	3.30V
47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	0x43	0b11	3.35V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 GND	0x44	0b10	0.75V
GND	GND	GND	0x40	0b11	0.80V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	47kΩ 至 VIN	0x44	0b11	1.05V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 GND	0x44	0b11	1.10V
47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	47kΩ 至 VIN	0x44	0b11	1.20V

(1) 此表底部提供了同一输出电压的第二个 I²C 地址

启动期间，输出电压先增大至 VSETx 引脚设置的目标值，然后再增大或减小至通过 I²C 接口编程至器件的任何新值。如果您在器件已经开始软启动序列时对新的输出电压设定点 (VOUT[7:0])、输出电压范围 (VRANGE[1:0]) 或软启动时间 (SSTIME[1:0]) 设置进行编程，则在软启动序列完成之前，器件会忽略新值。如果您在 EN 引脚为低电平时更改 VOOUT[7:0]、VRAMP[1:0] 或 SSTIME[1:0]，则器件会在您下次启用时使用新值。

7.3.6.2 输出电压范围

该器件具有四个不同的输出电压范围。CONTROL2 寄存器中的 VRANGE[1:0] 位控制哪个范围有效 (请参阅表 7-3)。默认输出电压范围由 VSETx 引脚决定。

表 7-3. 电压范围

VRANGE[1:0]	电压范围
0b00	0.4V 至 0.71875V (步长为 1.25mV)
0b01	0.4V 至 1.0375V (步长为 2.5mV)
0b10	0.4V 至 1.675V (步长为 5mV)
0b11	0.8V 至 3.35V (步长为 10mV)

每次更改 VRANGE[1:0] 位后都必须对 VSET 寄存器进行写入 - 即使 VSET[7:0] 位的值未变化也是如此。该序列是器件开始使用新电压范围所必需的。

切换至 0.8V 至 3.35V 范围或者从该范围向其他范围切换时, 器件会在 0.4V 至 0.8V 之间切换内部基准电压。为了避免在更改期间可能发生的任何输出电压过冲或下冲, VRANGE 更改必须在新、旧范围内都出现的输出电压下进行, 而 VSET[7:0] 位必须在新、旧范围内设置相同的输出电压。

7.3.6.3 非默认输出电压设定值

如果表 7-2 中没有为应用设计的输出电压设定值, 则您可以在启用器件之前通过 I²C 更改输出电压。EN 引脚被拉至高电平后, 器件启动并斜升至 VSET 寄存器中设置的所需输出电压。器件斜升或斜降期间通过 I²C 对器件设置所做的更改只有在初始斜坡完成后才会被执行。

7.3.6.4 动态电压调节 (DVS)

如果您在器件运行时更改输出电压设定值, 则器件会以受控的方式上升或下降至新的电压设置。

CONTROL1 寄存器中的 VRAMP[1:0] 位设置 DVS 期间器件从一个电压变化为另一个电压时的压摆率 (请参阅表 7-4)。斜坡速率与 VRANGE[1:0] 位的设置无关。

表 7-4. 动态电压调节压摆率

VRAMP[1:0]	DVS 压摆率
0b00	10mV/μs
0b01	5mV/μs
0b10 (默认值)	1.25mV/μs
0b11	0.5mV/μs

如果 MODE/SYNC 引脚为低电平且 FPWMEN = 0, 则在低输出电流下压摆率可以更小, 因为器件不会主动将能量从输出电容器传回到输入端。在更高的负载电流下, 器件通过将能量传输到输出端来控制压摆率。

请注意, 将输出增大至更高的电压需要额外的输出电流, 因此在 DVS 期间, 转换器必须产生由以下公式给出的总输出电流:

$$I_{OUT} = I_{OUT(DC)} + C_{OUT} \frac{dV_{OUT}}{dt} \quad (4)$$

其中:

- I_{OUT} 是在增大至更高电压的过程中转换器必须产生的总电流
- I_{OUT(DC)} 是电流负载电流
- C_{OUT} 是总输出电容
- dV_{OUT}/dt 是输出电压的压摆率 (可在 0.5mV/μs 至 10mV/μs 的范围内进行编程)

为确保正常运行，请确保 DVS 期间的总输出电流不超过器件的额定电流。

7.3.7 补偿 (COMP)

COMP 引脚是外部补偿网络的连接点。以串联方式连接到 GOSNS 的电阻器和电容器足以满足典型应用的需要，并提供足够的范围来优化各种工作条件下的环路响应。

在堆叠配置中使用多个器件时，所有器件共享一个公共的补偿网络，COMP 引脚确保这些器件之间实现均等的电流共享（请参阅节 7.3.17）。

7.3.8 模式选择/时钟同步 (MODE/SYNC)

MODE/SYNC 引脚上的高电平选择强制 PWM 运行。MODE/SYNC 引脚上的低电平选择省电运行，在该模式下，器件会根据负载条件自动在 PWM 和 PFM 之间转换。

如果将有效时钟信号施加到 MODE/SYNC 引脚，器件会将开关周期与外部时钟同步，并自动选择强制 PWM 运行。在 MODE/SYNC 引脚上应用调频时钟时，器件也遵循该时钟。此操作在转换器必须遵循外部展频调制的应用中非常有用。

MODE/SYNC 引脚与 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位进行逻辑或运算。将其中一个设为高电平将启用 FPWM（请参阅节 7.3.2）。

当在堆叠/并联配置中使用多个器件以增加输出电流时，主器件的时钟信号必须以菊花链配置级联到所有器件。前一个器件的 SYNC_OUT 引脚必须连接到链中下一个器件的 MODE/SYNC 引脚（请参阅节 7.3.17）。

7.3.9 展频时钟 (SSC)

该器件具有展频时钟功能，可以降低电磁干扰 (EMI)。当 SSC 功能有效时，器件将开关频率调制为大约标称值的 $\pm 10\%$ 。频率调制具有三角形特征（请参阅图 7-15）。

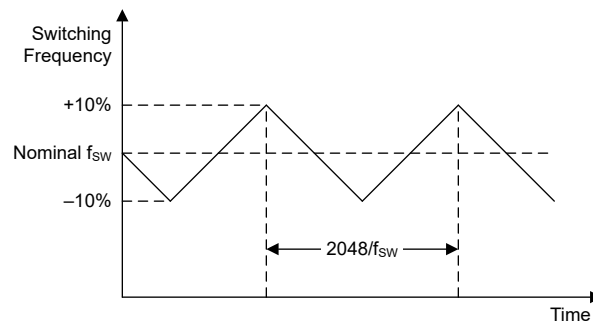


图 7-15. 展频时钟行为

要使用 SSC 功能，请确保：

- CONTROL1 寄存器中的 SSCEN = 1
- 器件未与外部时钟同步

TI 建议在使用 SSC 时使用 FPWM 运行模式，但 PSM 运行模式也支持 SSC。要禁用 SSC 功能，请确保 CONTROL1 寄存器中的 SSCEN = 0。

7.3.10 输出放电

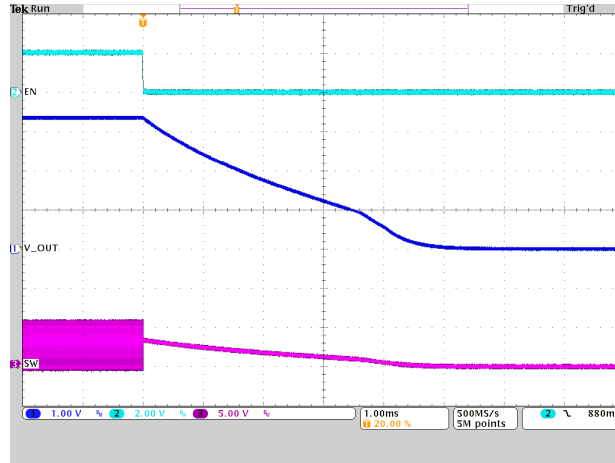
该器件具有输出放电功能，可确保在该器件被禁用时输出电压按照既定斜坡进行斜降。输出放电后，放电会保持开启状态。当 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1 时，启用输出放电功能。

如果启用输出放电功能，器件将在以下条件下对输出进行放电：

- EN 引脚上施加了低电平
- CONTROL1 寄存器中的 SWEN = 0

- 发生热关断事件
- 发生 UVLO 事件
- 发生 OVLO 事件

当输出电压高于 900mV (典型值) 时, 放电约为 115mA。当输出电压低于 900mV 时, 放电大约为 3.5 Ω 。图 7-16 显示了典型放电行为的示例。



$V_{IN} = 5.0V$

$I_{OUT} = 0mA$

$V_{OUT} = 3.3V$ 放电至 0V

图 7-16. 输出放电

施加 V_{IN} 后至少启用一次器件后, 输出放电功能才可用。输出放电会持续直到 V_{IN} 下降至大约 1.8V。

在堆叠配置中, 辅助器件中的放电始终处于有效状态。请参阅表 7-6。

7.3.11 欠压锁定 (UVLO)

该器件具有欠压锁定功能, 如果电源电压过低而无法正常运行, 该功能会禁用器件。UVLO 功能的负向阈值为 2.5V (典型值)。如果电源电压降低至该值以下, 器件将停止开关, 如果 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1, 则会开启输出放电功能。此外, EN 引脚被拉至低电平, 这会禁用堆栈中的所有其他器件。

当电源电压高于 2.6V (典型值) 时, 器件会自动再次开始开关 - 开始新的软启动序列。

7.3.12 过压锁定 (OVLO)

该器件具有过压锁定功能, 如果电源电压过高而无法正常运行, 该功能会禁用直流/直流转换器。OVLO 功能的正向阈值为 6.3V (典型值)。如果电源电压增加到该值以上, 器件将停止开关, 如果 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1, 则会开启输出放电功能。此外, EN 引脚被拉至低电平, 这会禁用堆栈中的所有其他器件。

当电源电压降至 6.2V (典型值) 以下时, 器件会自动再次开始开关 - 开始新的软启动序列。

7.3.13 过流保护

7.3.13.1 逐周期电流限制

TPSM8287A1xM 具有过载和短路保护功能。如果电感器电流超过高侧电流限值, 高侧 MOSFET 将关断, 低侧 MOSFET 将导通, 以便降低电感器电流。仅当低侧 MOSFET 中的电流降至低侧电流限值以下时, 高侧 MOSFET 才会再次导通。这些电流限制旨在防止电感器达到饱和状态。图 7-17 显示了电流限制中的典型输入电流。

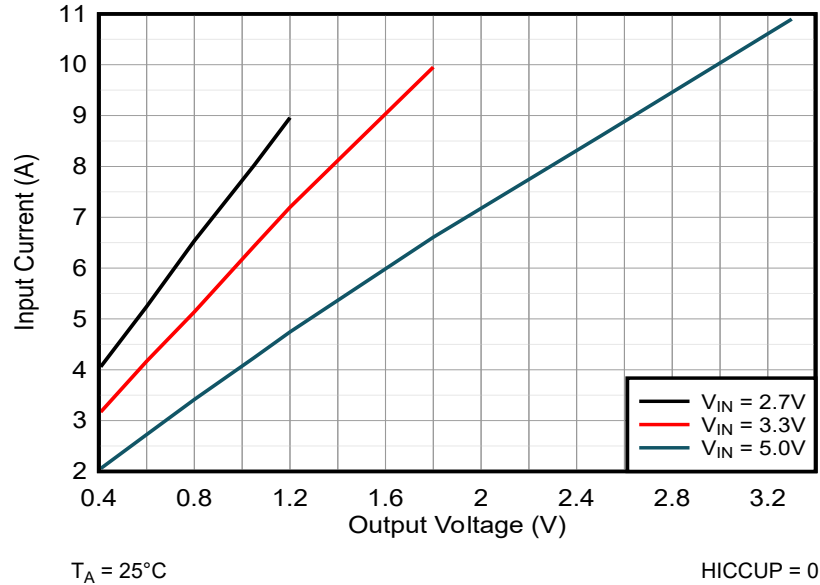


图 7-17. TPSM8287A12BBM 电流限制中的典型输入电流

低侧 MOSFET 还包含负电流限值，以防止过大的电流通过电感器流回输入端。如果超过低侧灌电流限制，低侧 MOSFET 将关闭。在这种情况下，两个 MOSFET 都会关闭，直到下一个周期开始为止。负电流限制仅在强制 PWM 模式下有效。

7.3.13.2 断续模式

断续模式可以降低过载事件期间的功率耗散。要启用断续运行，请确保 CONTROL1 寄存器中的 HICCUPEN = 1。如果启用了断续运行并且高侧开关电流在连续 32 个开关周期内达到高侧电流限制阈值，则器件：

- 停止开关 128 μ s，之后自动再次开始开关（启动新的软启动序列）
- 设置 STATUS 寄存器中的 HICCUP 位
- 将 PG 引脚拉至低电平。PG 引脚保持低电平，直到过载情况消失并且器件可以启动并调节输出电压。

只要输出过载条件存在，断续运行就会继续 - 以 32 个电流限制周期的重复序列进行，然后暂停 128 μ s，然后尝试软启动。

当过载条件不再出现时，如果您读取 STATUS 寄存器，会发现器件已清除 HICCUP 位。图 7-18 展示了 2 个断续运行周期。在此期间，过载被移除并且器件继续正常运行。

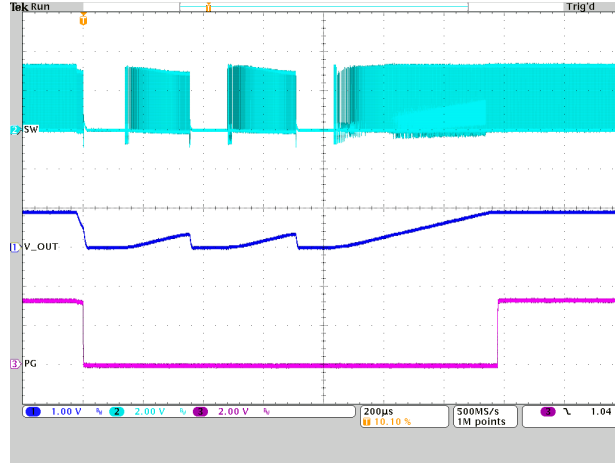


图 7-18. 断续电流限制

7.3.13.3 限流模式

要启用限流模式，请确保 CONTROL1 寄存器中的 HICCUPEN = 0。

启用电流限制操作后，只要存在过载情况，器件就会逐周期限制高侧开关电流。如果器件在四个或更多连续开关周期内限制高侧开关电流，则会在 STATUS 寄存器中设置 ILIM = 1。

当过载条件不再出现时，如果您读取 STATUS 寄存器，会发现器件已清除 ILIM 位。

7.3.14 电源正常 (PG)

电源正常 (PG) 引脚是双向引脚，具有两项功能：

- 在独立配置和堆叠配置的主器件中，PG 引脚是一个开漏输出，用于指示转换器或堆栈的状态。
- 在堆叠配置的辅助器件中，PG 引脚是检测软启动序列何时完成的输入端。

7.3.14.1 电源正常独立、主器件行为

PG 引脚的主要用途是指示输出电压是否处于稳压状态，但该引脚也指示器件是否处于热关断或禁用状态。表 7-5 总结了独立器件或主器件中 PG 引脚的行为。

表 7-5. 电源正常状态指示功能表

V_{IN}	EN	V_{OUT}	软启动	PGBLNKDVS	T_J	PG
$V_{IN} < 2V$	X	X	X	X	X	未定义
$V_{IT-(UVLO)} \geq V_{IN} \geq 2V$	X	X	X	X	X	低
$V_{IT-(OVLO)} > V_{IN} > V_{IT+ (UVLO)}$	L	X	X	X	X	低
	H	X	有效	X	X	低
		$V_{OUT} > V_{T+(OVP)}$ 或 $V_{OUT} < V_{T-(UVP)}$	无效	0 (DVS 无效)	X	低
		X	无效	1 (DVS 有效)	$T_J < T_{SD}$	高阻态
		$V_{T-(OVP)} > V_{OUT} > V_{T+(UVP)}$	无效	X	$T_J < T_{SD}$	高阻态
$V_{IN} > V_{IT+(OVLO)}$	X	X	X	X	$T_J > T_{SD}$	低
						低

图 7-20 展示了独立器件或主器件中电源正常状态指示功能的功能方框图。窗口比较器监视输出电压，如果输出电压小于标称输出电压的 94% (典型值) 或大于标称输出电压的 106% (典型值)，则比较器的输出变为高电平。

窗口比较器的输出经过抗尖峰脉冲处理（典型的抗尖峰脉冲时间为 $40\mu\text{s}$ ）（请参阅图 7-19），然后用于驱动开漏 PG 引脚。

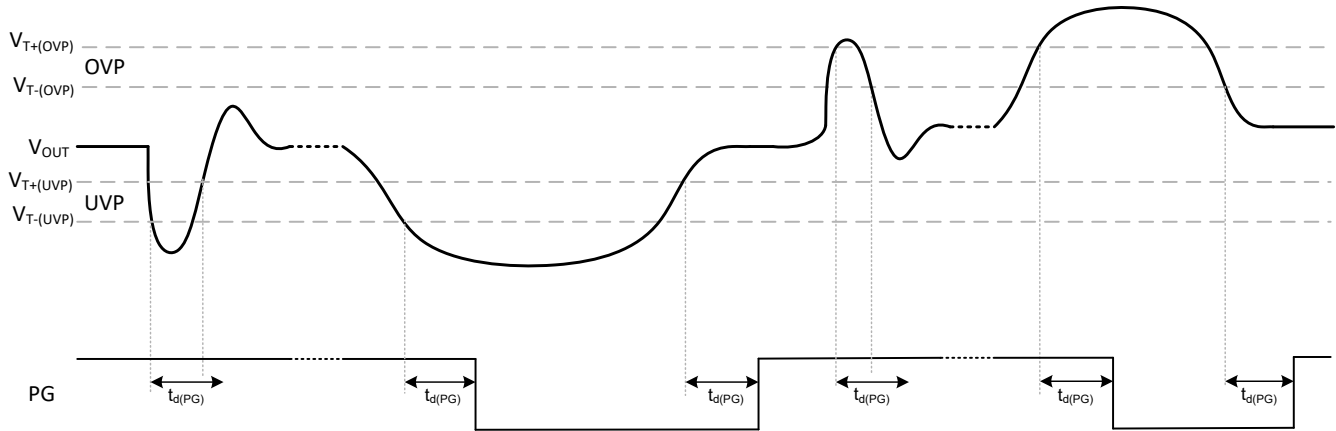


图 7-19. 电源正常瞬态和延迟行为

如果发生输出欠压或过压事件，器件会分别在 STATUS 寄存器中设置 PBUV 或 PBOV 位。当电源不良条件不再出现时，如果您读取 STATUS 寄存器，会发现器件已清除 PBOV 和 PBUV 位。

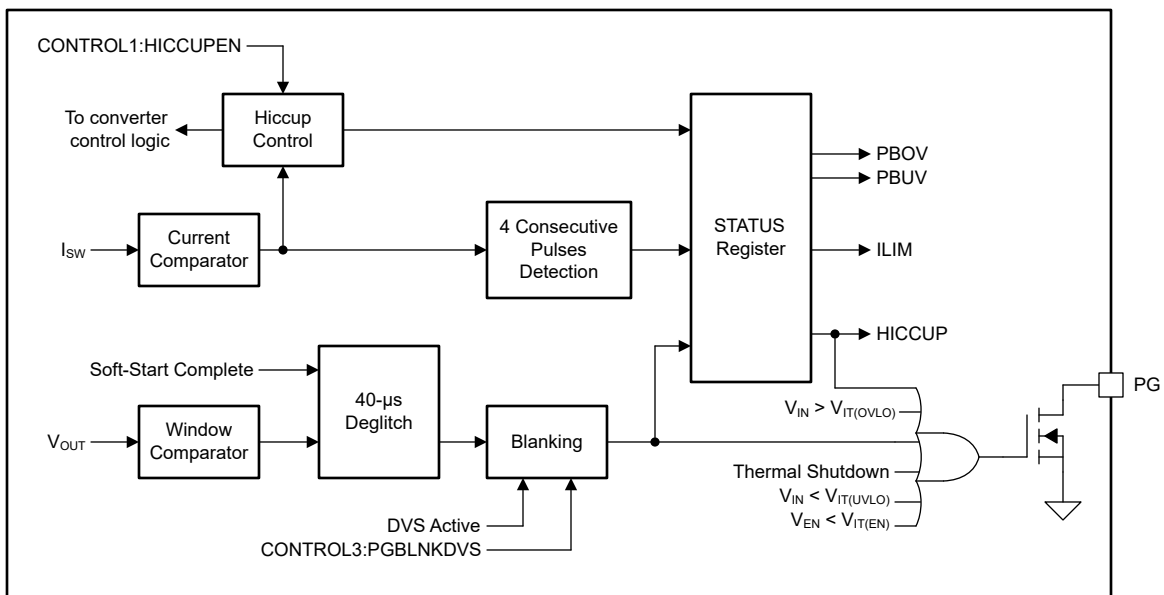


图 7-20. 电源正常状态指示功能方框图（独立/主器件）

在 DVS 活动期间，当器件从一种输出电压设置转换到另一种输出电压设置时，输出电压可能会暂时超出窗口比较器的限制，并将 PG 引脚拉至低电平。该器件具有禁用此行为的功能：如果 CONTROL3 寄存器中的 PGBLNKDVS = 1，则器件会在 DVS 有效时忽略电源正常窗口比较器的输出。

请注意，在以下情况下，无论窗口比较器的输出如何，PG 引脚始终处于低电平：

- 器件处于热关断状态
- 器件处于断续模式
- 器件被禁用
- 器件处于欠压或过压锁定 (UVLO 或 OVLO) 状态
- 器件处于软启动状态

7.3.14.2 电源正常辅助器件行为

在堆叠、并联配置中，PG 信号用于器件之间的通信。在器件初始化期间，堆栈中的所有器件都会将 PG 信号拉至低电平。每个器件完成初始化后，只有主器件会控制 PG 信号并将 PG 信号保持在低电平，直到软启动完成。

辅助器件则监测 PG 信号的电压电平。当 PG 信号为低电平时，在主器件释放 PG 信号之前，辅助器件无法灌入电流。外部上拉电阻器会将 PG 引脚拉至高电平，自此辅助器件会以 FPWM 模式运行。

如果发生故障，辅助器件不会驱动 PG 信号，而是使用 EN 引脚停用整个堆栈。在这种情况下，主转换器会将 PG 信号拉至低电平。相关详细信息，请参阅表 7-6。

7.3.15 遥感

该器件具有 VOSNS 和 GOSNS 两个引脚，用于遥感输出电压。遥感使转换器能够直接检测负载点的输出电压，并提高输出电压调节的精度。这些检测线路必须平行布线，并远离噪声信号。将它们连接到输出总线上的最低阻抗点，该点必须是最靠近负载的输出电容器组的中心。

在堆叠配置中，主器件和所有辅助器件的 VOSNS 和 GOSNS 必须连接。如需了解更多详情，请参阅节 7.3.17。

7.3.16 热警告和热关断

该器件具有两级过热检测功能。

如果结温升至 150°C (典型值) 热警告阈值以上，器件会设置 STATUS 寄存器中的 TWARN 位。如果您在结温降至 130°C (典型值) TWARN 阈值以下后读取 STATUS 寄存器，会发现器件已清除 TWARN 位。

如果结温升至 170°C (典型值) 热关断阈值以上，则器件：

- 停止开关
- 下拉 EN 引脚 (如果 CONTROL3 寄存器中的 SINGLE = 0)
- 启用输出放电 (如果 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1)
- 设置 STATUS 寄存器中的 TSHUT 位
- 将 PG 引脚拉至低电平

如果结温随后降至 150°C (典型值) 热关断阈值以下，则器件：

- 从新的软启动序列开始再次开始开关
- 释放 EN 引脚 (高阻抗)
- 释放 PG 引脚 (高阻抗)

如果您在结温降至 150°C (典型值) TSHUT 阈值以下后读取 STATUS 寄存器，会发现器件已清除 TSHUT 位。

在所有器件共享公共使能信号的堆叠配置中，一个器件中的热关断状态会禁用整个堆栈。当过热的器件冷却下来后，整个堆栈会自动再次开始开关。

7.3.17 堆叠操作

您可以在“堆栈”中并联多个器件，以提高输出电流能力，从而降低器件结温或输出电压纹波。例如，并联四个 15A 器件可提供高达 60A 的电流。只要 PCB 布局保持模块之间共享信号的完整性，您就可以堆叠更多器件。

一个堆栈包含一个主器件和一个或多个辅助器件。在初始化期间，每个器件都会监视 SYNC_OUT 引脚，以确定该 SYNC_OUT 引脚必须作为主器件还是辅助器件运行：

- 如果 SYNC_OUT 引脚和接地端之间有一个 47k Ω 电阻器，则该器件作为辅助器件运行。
- 如果 SYNC_OUT 引脚处于高阻抗状态，则该器件作为主器件运行。

图 7-21 展示了包含两个 TPSM8287A1xM 器件的堆栈中的建议互连。

- 堆栈中的所有器件共享一个公共补偿信号。
- 必须连接每个器件的遥感引脚 (VOSNS 和 GOSNS) (请勿将这些引脚悬空) 。
- 堆栈中的所有器件必须使用相同的器件型号 (频率和输出电流都相同) 。
- 主器件必须配置为强制 PWM 运行 (辅助器件自动配置为强制 PWM 运行) 。
- 堆叠配置可以支持与外部时钟或展频时钟的同步。
- 只有主器件的 VSETx 引脚用于设置默认输出电压。辅助器件的 VSETx 引脚未使用, 必须接地。
- 辅助器件的 SDA 和 SCL 引脚未使用, 必须接地。
- 堆叠配置使用菊花链时钟信号, 其中每个器件以相对于菊花链中的前一个器件大约 140° 的相位偏移进行开关。要以菊花链方式连接时钟信号, 请将主器件的 SYNC_OUT 引脚连接到第一个辅助器件的 MODE/SYNC 引脚。将第一个辅助器件的 SYNC_OUT 引脚连接到第二个辅助器件的 MODE/SYNC 引脚。继续对堆栈中的所有器件使用该连接方案, 将其以菊花链方式连接在一起。
- 不得在堆叠配置中使用断续过流保护功能。
- 对于大于等于 1.2V 的输出电压, 将每相最大输出电流降低 1A, 以解决电流平衡不准确的问题。

在堆叠配置中, 公共使能信号还用作 SYSTEM_READY 信号 (请参阅节 7.3.3)。堆栈中的每个器件都可以在器件启动期间或发生故障时将 EN 引脚拉至低电平。因此, 只有当所有器件都完成启动序列并且无故障时, 堆栈才会启用。任何一个器件出现故障都会禁用整个堆栈 (只要故障条件存在) 。

在启动期间, 只要使能信号 (SYSTEM_READY) 为低电平, 主器件就会将 COMP 引脚拉至低电平。当使能信号变为高电平时, 主器件主动控制 COMP 引脚, 堆栈中的所有转换器都与 COMP 电压保持一致。在启动期间, 堆栈中的每个器件在初始化时将 PG 引脚拉至低电平。初始化完成后, 堆栈中的每个辅助器件将 PG 引脚设置为高阻抗, 主器件单独控制 PG 信号的状态。当堆栈完成启动斜坡并且输出电压处于电源正常窗口内时, PG 引脚变为高电平。堆栈中的辅助转换器检测电源正常信号的上升沿, 并切换至 FPWM 运行。堆栈成功启动后, 主器件按照正常方式控制电源良好信号。在堆叠配置中, 有些故障仅影响单个器件, 而另一些故障则影响所有器件。例如, 如果一个器件进入电流限制状态, 则只有该器件受到影响。但是, 一个器件中的热关断或欠压锁定事件会通过共享的使能 (SYSTEM_READY) 信号禁用所有器件。有关详细信息, 请参阅表 7-7。

堆叠运行期间的功能

某些器件功能在堆叠运行期间不可用, 或者仅在主转换器中可用。表 7-6 总结了堆叠运行期间的可用功能。

表 7-6. 堆叠运行期间的功能

功能	主器件	辅助器件	备注
UVLO	是	是	公共使能信号
OVLO	是	是	公共使能信号
OCP - 电流限制	是	是	单个设备
OCP - 断续 OCP	否	否	请勿在堆叠运行期间使用
热关断	是	是	公共使能信号
电源正常 (窗口比较器)	是	否	仅主器件
I ² C 接口	是	否	仅主器件
DVS	通过 I ² C	否	电压环路仅由主器件控制
SSC	通过 I ² C	是, 通过主器件	以菊花链形式从主器件连接到辅助器件
SYNC	是	是, 通过主器件	同步时钟应用于主器件, 并以菊花链形式从主器件连接到辅助器件
精密使能	否	否	仅二进制使能
输出放电	通过 I ² C	是	始终在辅助器件中启用

堆叠运行期间的故障处理

在堆叠配置中，有些故障仅影响单个器件，而另一些故障则影响所有器件。例如，如果一个器件进入电流限制状态，则只有该器件受到影响。但是，一个器件中的热关断或欠压锁定事件会通过共享的使能 (SYSTEM_READY) 信号禁用所有器件。表 7-7 总结了堆叠运行期间的故障处理。

表 7-7. 堆叠运行期间的故障处理

故障条件	器件响应	系统响应
UVLO	使能信号被拉至低电平	新的软启动
OVLO		
热关断		
电流限制	使能信号保持高电平	误差放大器被钳位

7.4 器件功能模式

7.4.1 上电复位 (POR)

当电源电压低于 POR 阈值 (V_{POR}) 时，器件在 POR 模式下运行。

在 POR 模式下，不提供任何功能，并且器件将寄存器重置为默认值。

当电源电压增加到 POR 阈值以上时，器件退出 POR 模式并进入 UVLO 模式。

7.4.2 欠压锁定

当电源电压介于 POR 和 UVLO 阈值之间时，器件在 UVLO 模式下运行。

如果器件从 POR 模式进入 UVLO 模式，则没有任何功能可用。如果器件从待机模式进入 UVLO 模式，则输出放电功能可用。I²C 接口在 UVLO 模式下不可用。

当电源电压降至 POR 阈值以下时，器件退出 UVLO 模式并进入 POR 模式。当电源电压增至 UVLO 阈值以上时，器件退出 UVLO 模式并进入待机模式。

7.4.3 待机

当电源电压大于 UVLO 阈值并且满足以下任何条件时，器件在待机模式下运行：

- EN 引脚上施加了低电平
- CONTROL1 寄存器中的 SWEN = 0
- 器件结温大于热关断阈值
- 电源电压大于 OVLO 阈值
- 器件正在初始化

在待机模式下提供以下功能：

- I²C 接口
- 输出放电
- 电源正常状态指示

当电源电压降至 UVLO 阈值以下时，器件退出待机模式并进入 UVLO 模式。当满足以下所有条件时，器件退出待机模式并进入导通模式：

- EN 引脚上施加了高电平
- CONTROL1 寄存器中的 SWEN = 1
- 器件结温低于热关断阈值
- 电源电压低于 OVLO 阈值

7.4.4 导通

当电源电压大于 UVLO 阈值并且满足以下所有条件时，器件在导通模式下运行：

- EN 引脚上施加了高电平

- CONTROL1 寄存器中的 SWEN = 1
- 器件结温低于热关断阈值
- 电源电压低于 OVLO 阈值

在导通模式下所有功能均可用。

当电源电压降至 UVLO 阈值以下时，器件退出导通模式并进入 UVLO 模式。当满足以下任一条件时，器件退出导通模式并进入待机模式：

- EN 引脚上施加了低电平
- CONTROL1 寄存器中的 SWEN = 0
- 器件结温大于热关断阈值
- 电源电压大于 OVLO 阈值

7.5 编程

7.5.1 串行接口说明

I²C 是由 Philips Semiconductor (现为 NXP Semiconductors) 开发的 2 线制串行接口 (请参阅 I²C 总线规范和用户手册, 修订版 6, 2014 年 4 月 4 日)。总线由数据线 (SDA) 和时钟线 (SCL) 以及上拉结构组成。当总线空闲时, SDA 和 SCL 线都被拉至高电平。所有与 I²C 兼容的器件通过开漏 I/O 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I²C 总线。控制器 (通常是微控制器或数字信号处理器) 控制总线。控制器负责产生 SCL 信号和器件地址。控制器还会产生指示数据传输开始和停止的特定条件。目标在控制器的控制下通过总线接收或发送数据。

TPSM8287A1xM 器件作为目标运行, 支持 I²C 总线规范中定义的以下数据传输模式: 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。该接口增加了电源设计的灵活性, 使大多数功能都能够根据瞬时应用要求编程为新值。只要输入电压保持在 V_{POR} 以上, 寄存器内容就会保持不变。

标准模式和快速模式的数据传输协议完全相同; 因此, 本文档中将这两种模式称为 F/S 模式。该器件支持 7 位寻址; 不支持通用调用地址。

上电期间 VSETx 引脚的状态定义了设备的 I²C 目标地址 (请参阅表 7-2)。

TI 建议在 SDA 和 SCL 上拉电压初始上电后, I²C 控制器在 I²C 总线上启动停止条件, 以便确保 I²C 引擎复位。

7.5.2 标准模式、快速模式、快速+ 模式协议

控制器通过产生启动条件来启动数据传输。启动条件是当 SCL 为高电平时在 SDA 线上发生从高电平到低电平的转换, 如图 7-22 所示。所有与 I²C 兼容的器件都必须识别启动条件。

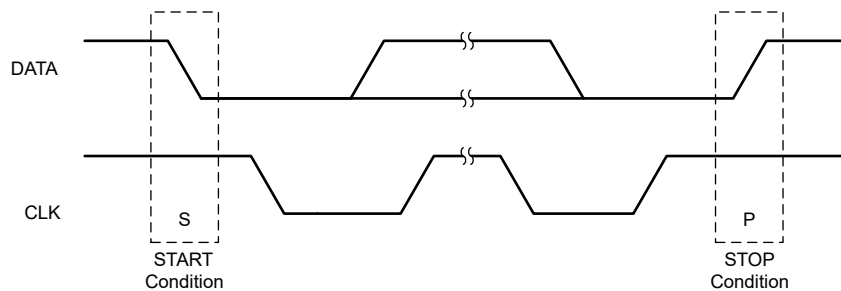


图 7-22. 启动和停止条件

控制器随后产生 SCL 脉冲, 并在 SDA 线上发送 7 位地址和读取/写入方向位 (R/W)。在所有传输期间, 控制器确保数据有效。有效数据条件要求 SDA 线在时钟脉冲的整个高电平期间保持稳定 (请参阅图 7-23)。所有器件都识别控制器发送的地址, 并将该地址与内部固定地址进行比较。只有具有匹配地址的目标才会通过在第九个 SCL 周期的整个高电平期间将 SDA 线拉至低电平来生成响应 (请参阅图 7-24)。在检测到该确认时, 控制器便知道已建立与目标器件的通信链路。

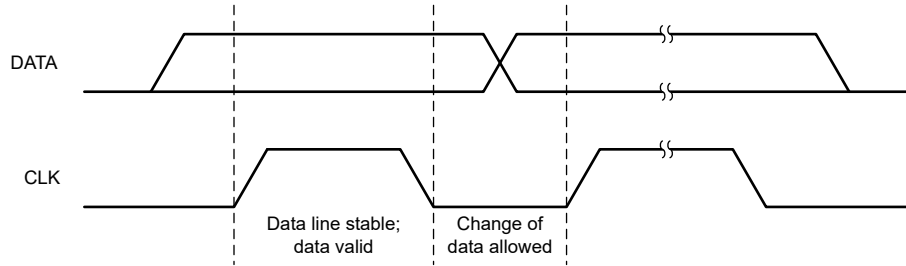


图 7-23. 串行接口上的位传输

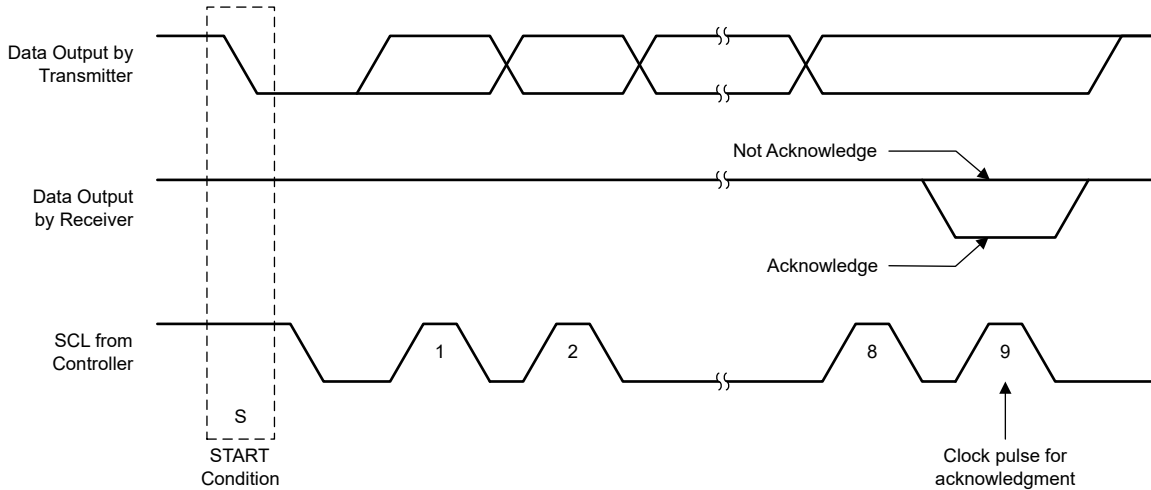


图 7-24. I²C 总线上的确认

控制器产生更多的 SCL 周期，以便向目标器件发送数据 (R/\bar{W} 位为 0) 或从目标器件接收数据 (R/\bar{W} 位为 1)。在任一种情况下，目标都必须确认控制器发送的数据。因此，响应信号可由控制器或目标产生，具体取决于哪个是接收器。9 位有效数据序列包含 8 个数据位和 1 个确认位，可根据需要继续 (请参阅图 7-25)。

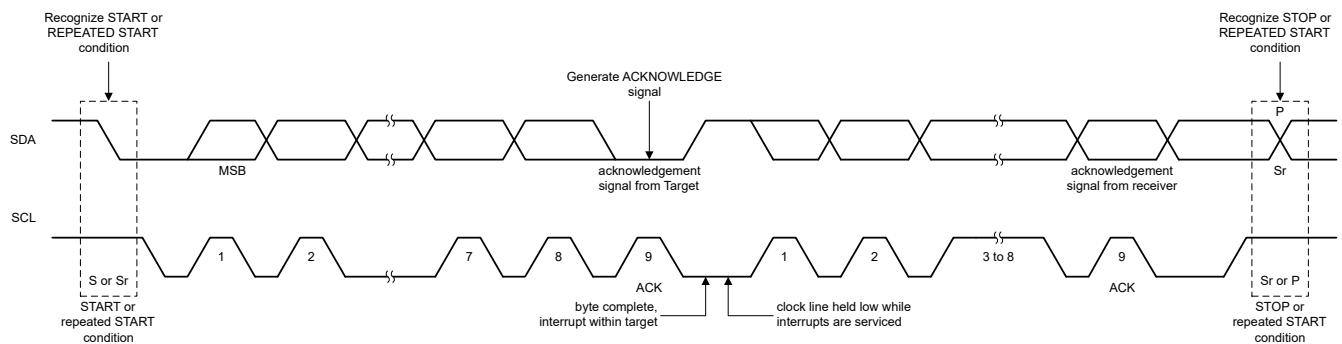


图 7-25. 总线协议

为了用信号指示数据传输结束，控制器通过在 SCL 线处于高电平期间将 SDA 线从高电平拉至低电平来产生停止条件 (请参阅图 7-22)。此操作将释放总线并停止与寻址的目标器件之间的通信链路。所有与 I²C 兼容的器件都必须识别停止条件。在收到停止条件后，所有器件都知道总线已释放，并等待启动条件，接着是匹配的地址。

尝试从本节中未列出的寄存器地址读取数据会导致读出 0x00。

8 器件寄存器

表 8-1 列出了器件寄存器。表 8-1 中未列出的所有寄存器地址都应视为保留的位置，并且不得修改寄存器内容。

表 8-1. 器件寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	部分
0h	VSET	输出电压设定点	前往
1h	CONTROL1	控制 1	前往
2h	CONTROL2	控制 2	前往
3h	CONTROL3	控制 3	前往
4h	STATUS	状态	前往

复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。

表 8-2. 器件访问类型代码

访问类型	代码	说明
读取类型		
R	R	读取
写入类型		
W	W	写入
复位或默认值		
- n		复位后的值或默认值

8.1 VSET 寄存器 (地址 = 0h) [复位 = X]

图 8-1 展示了 VSET，表 8-3 中对此进行了介绍。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器控制输出电压设定点

图 8-1. VSET 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
VSET							
R/W-X							

表 8-3. VSET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	VSET	R/W	X	输出电压设定点 (另请参阅 CONTROL2 寄存器中的范围设置位)。 范围 1 : 输出电压设定点 = $0.4V + VSET[7:0] \times 1.25mV$ 范围 2 : 输出电压设定点 = $0.4V + VSET[7:0] \times 2.5mV$ 范围 3 : 输出电压设定点 = $0.4V + VSET[7:0] \times 5mV$ 范围 4 : 输出电压设定点 = $0.8V + VSET[7:0] \times 10mV$ 上电期间 VSETx 引脚的状态决定了复位值。 (请参阅表 7-2)。

8.2 CONTROL1 寄存器 (地址 = 1h) [复位 = 2Ah]

图 8-2 展示了 CONTROL1，表 8-4 中对此进行了介绍。

返回到汇总表。

该寄存器控制各种器件配置选项

图 8-2. CONTROL1 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
复位	SSCEN	SWEN	FPWMEN	DISCHEN	HICCUPEN	VRAMP	
R/W-0b	R/W-0b	R/W-1b	R/W-0b	R/W-1b	R/W-0b	R/W-10b	

表 8-4. CONTROL1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	复位	R/W	0b	复位器件。 0b = 无效 1b = 将所有寄存器复位为默认值。 器件随后执行另一个初始化。 读取该位始终返回 0。
6	SSCEN	R/W	0b	启用展频时钟。 0b = 禁用 SSC 运行 1b = 启用 SSC 运行
5	SWEN	R/W	1b	启用软件。 0b = 禁用开关 (保留寄存器值) 1b = 启用开关 (无启用延迟 $t_{d(EN)1}$)
4	FPWMEN	R/W	0b	启用强制 PWM。 0b = 启用省电运行 1b = 启用强制 PWM 运行 该位与 MODE/SYNC 引脚进行逻辑或运算：如果向 MODE/SYNC 引脚施加高电平或同步时钟，则无论该位的状态如何，器件都会以强制 PWM 模式运行。
3	DISCHEN	R/W	1b	启用输出放电。 0b = 禁用输出放电。 1b = 启用输出放电。
2	HICCUPEN	R/W	0b	启用断续运行。 0b = 禁用断续运行 1b = 启用断续运行。请勿在堆叠运行期间启用断续运行
1-0	VRAMP	R/W	10b	从一个输出电压设置切换到另一个输出电压设置时的输出电压变化速度。 00b = 10mV/μs 01b = 5mV/μs 10b = 1.25mV/μs 11b = 0.5mV/μs

8.3 CONTROL2 寄存器 (地址 = 2h) [复位 = X]

图 8-3 展示了 CONTROL2，表 8-5 中对此进行了介绍。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器控制各种器件配置选项

图 8-3. CONTROL2 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
RESERVED				VRANGE		SSTIME	
R-0000b				R/W-X		R/W-01b	

表 8-5. CONTROL2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	RESERVED	R	0000b	保留供将来使用。为了确保与未来器件型号兼容，请将这些位编程为 0。
3-2	VRANGE	R/W	X	输出电压范围。 00b = 0.4V 至 0.71875V，步长为 1.25mV 01b = 0.4V 至 1.0375V，步长为 2.5mV 10b = 0.4V 至 1.675V，步长为 5mV 11b = 0.8V 至 3.35V，步长为 10mV。 上电期间 VSETx 引脚的状态决定了复位值。请参阅表 7-2。
1-0	SSTIME	R/W	01b	软启动斜坡时间。 00b = 0.5ms 01b = 1ms 10b = 2ms 11b = 4ms

8.4 CONTROL3 寄存器 (地址 = 3h) [复位 = 0h]

图 8-4 展示了 CONTROL3，表 8-6 中对此进行了介绍。

返回到汇总表。

该寄存器控制各种器件配置选项

图 8-4. CONTROL3 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
RESERVED						SINGLE	PGBLNKDVS
R-000000b						R/W-0b	R/W-0b

表 8-6. CONTROL3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	RESERVED	R	000000b	保留供将来使用。为了确保与未来器件型号兼容，请将这些位编程为 0。
1	SINGLE	R/W	0b	单器件运行。该位控制内部 EN 下拉和 SYNC_OUT 功能。 0b = 使能 EN 引脚下拉和 SYNC_OUT。 1b = 禁用 EN 引脚下拉和 SYNC_OUT。请勿在堆叠运行期间使用。 在独立运行模式下，将 I _{Q_VIN} 典型值增加 200 μA。
0	PGBLNKDVS	R/W	0b	DVS 期间的电源正常状态消隐。 0b = PG 引脚反映窗口比较器的输出 1b = PG 引脚在 DVS 期间处于高阻抗状态

8.5 STATUS 寄存器 (地址 = 4h) [复位 = 2h]

图 8-5 展示了 STATUS，表 8-7 中对此进行了介绍。

返回到汇总表。

该寄存器返回器件状态标志

图 8-5. STATUS 寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
RESERVED		HICCUP	ILIM	TWARN	TSHUT	PBUV	PBOV
R-00b		R-0b	R-0b	R-0b	R-0b	R-1b	R-0b

表 8-7. STATUS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留供将来使用。为确保与未来器件型号兼容，请忽略这些位。
5	HICCUP	R	0b	断续。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生断续事件。 0b = 未发生断续事件 1b = 发生了断续事件
4	ILIM	R	0b	电流限制。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生电流限制事件。 0b = 未发生电流限制事件 1b = 发生了电流限制事件
3	TWARN	R	0b	热警告。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生热警告事件。 0b = 未发生热警告事件 1b = 发生了热警告事件
2	TSHUT	R	0b	热关断。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生关断事件。 0b = 未发生热关断事件 1b = 发生了热关断事件
1	PBUV	R	1b	电源不良欠压。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生了电源不良事件 (输出电压过低)。 0b = 未发生电源不良欠压事件 1b = 发生了电源不良欠压事件
0	PBOV	R	0b	电源不良过压。该位报告自上次读取 STATUS 寄存器以来是否发生了电源不良事件 (输出电压过高)。 0b = 未发生电源不良过压事件 1b = 发生了电源不良过压事件

9 应用和实例

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

9.1 应用信息

下一节讨论如何选择外部元件来完成典型应用的电源设计。

所需的功率电感器集成在 TPSM8287A1xM 内部，如方框图所示。有关集成屏蔽式电感器的电感和容差，请参阅表 4-1。所有 TPSM8287A1xM 版本都是引脚对引脚兼容的，但各版本的电感和频率不同。在开始下述设计过程之前，请检查具体器件的值。

9.2 典型应用

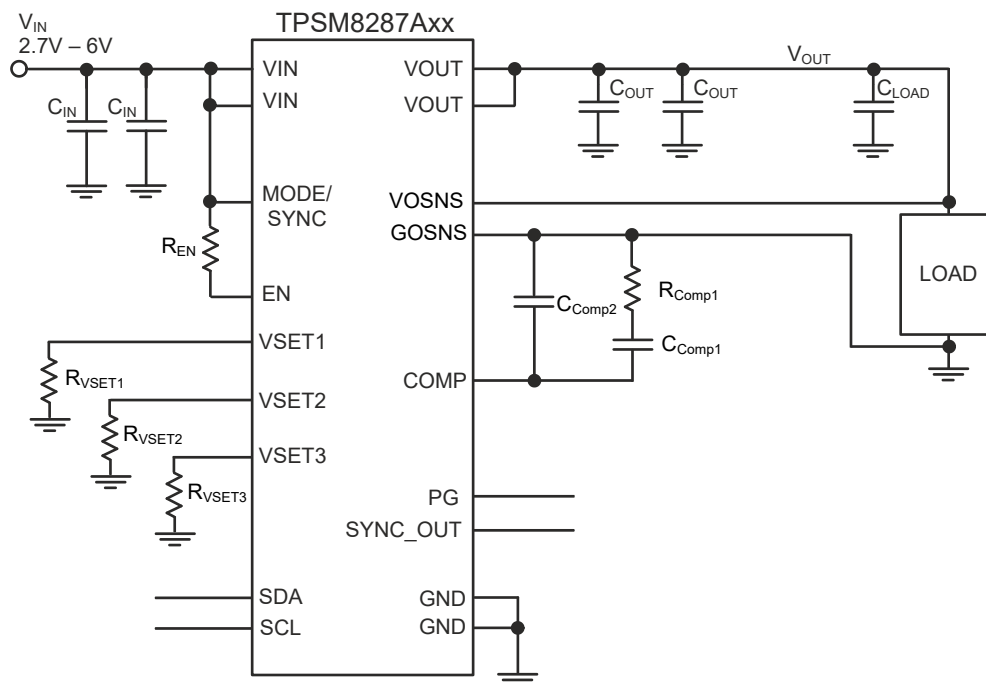


图 9-1. 典型应用原理图

表 9-1. 元件列表

基准	值	说明	器件型号	制造商 ⁽¹⁾
C _{Comp1}	6800pF	陶瓷电容器, X7R	Std	Std
C _{Comp2}	10pF	陶瓷电容器, C0G/NP0	Std	Std
C _{OUT}	2 × 47μF	陶瓷电容器, 6.3V, X6S, 尺寸 0805	GRM21BC80J476ME01L	Murata
C _{LOAD}	220μF	陶瓷电容器, 4V, X6S, 尺寸 1210	GRM32EC80G227ME05L	Murata
C _{IN}	2 × 22μF	陶瓷电容器, 10V, X7R, 尺寸 0805	GRM21BZ71A226ME15L	Murata
R _{Comp1}	806 Ω	电阻器 1%, 0.1W	Std	Std
R _{VSET1} 、R _{VSET2} 、R _{VSET3}	设置依据 表 7-2	电阻器 5%, 0.1W	Std	Std
R _{EN}	15k Ω	电阻器 5%, 0.1W	Std	Std

(1) 请参阅第三方产品免责声明。

9.2.1 设计要求

表 9-2 列出了该 TPSM8287A12BBM 器件应用示例的运行参数。

表 9-2. 设计参数

符号	参数	值
V_{IN}	输入电压	2.7V 至 6.0V
V_{OUT}	输出电压	0.90V
TOL_{VOUT}	应用允许的输出电压容差	±4.0%
TOL_{DC}	TPSM8287A12BBM 的输出电压容差 (直流精度)	±1.0%
$\Delta I_{OUT(step)}$	输出电流负载阶跃	±8.0A
t_t	负载步长跃变时间	1 μ s
f_{SW}	开关频率	2.25MHz
L	集成电感器	100nH
TOL_{IND}	集成电感器容差	±20%
g_m	误差放大器跨导	1.5mS
τ	仿真电流时间常数	12.5 μ s
TOL_{τ}	仿真电流时间常数的容差	±30%
BW_{τ}	目标环路带宽	300kHz
N_{Φ}	并联器件数量 (相位)	1

初步计算

电源的最大允许偏差为 ±4.0%。TPSM8287A1xM 的直流精度指定为 ±1.0%，因此瞬态期间的最大输出电压变化可以通过以下方式进行计算：

$$\Delta V_{OUT} = \pm V_{OUT} \times (TOL_{VOUT} - TOL_{DC}) \quad (5)$$

$$\Delta V_{OUT} = \pm V_{OUT} \times (4.0\% - 1.0\%) = \pm 27\text{mV} \quad (6)$$

方程式 7 计算峰峰值电感器电流纹波，它在最大输入电压时达到最大值：

$$I_{L(PP)} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(max)}} \left(\frac{V_{IN(max)} - V_{OUT}}{L \times f_{SW}} \right) \quad (7)$$

$$I_{L(PP)} = \frac{0.9}{6.0} \left(\frac{6.0 - 0.9}{100 \times 10^{-9} \times 2.25 \times 10^6} \right) = 3.4\text{A} \quad (8)$$

当应用的负载阶跃与电感器纹波电流的峰值 (或谷值) 完全同时发生时，就会出现最大负载阶跃，其值由下公式给出：

$$\Delta I_{OUT(max)} = \Delta I_{OUT(step)} + \frac{\Delta I_{L(PP)}}{2 \times N_{\Phi}} \quad (9)$$

$$\Delta I_{OUT(max)} = 8.0 + \frac{3.4}{2 \times 1} = 9.7\text{A} \quad (10)$$

9.2.2 详细设计过程

以下各节介绍如何计算满足给定应用的指定瞬态要求所需的外部元件。计算包括元件的最坏情况变化，并使用 RMS 方法合并不相关参数的变化。

请参阅 [TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR](#)，以了解包含以下计算的电子表格组件计算器。

9.2.2.1 选择输入电容器

输入电容器可缓冲瞬态事件的输入电压，并将转换器与电源去耦。TI 建议使用 X7R 多层陶瓷电容器 (MLCC) 以实现出色滤波效果，并必须将其放置在 VIN 和 GND 引脚之间尽可能靠近这些引脚的位置。对于环境温度低于 85°C 的应用，可以使用具有 X5R 电介质的电容器。陶瓷电容器具有直流偏置效应，会对最终的有效电容产生很大影响。结合考虑封装尺寸和额定电压，仔细选择合适的电容器。两个高频输入电容器放置在模块内部，以降低 EMI、缩小整体设计尺寸并简化电路板布局布线。由于这些集成电容器以高频率为目标，因此每个 VIN 引脚都需要具有最小 5μF 的额外外部电容器。

TPSM8287A1xM 器件采用蝶形或并联布局，两对 VIN 和 GND 引脚位于封装的两个相对侧。这使得输入电容器可以对称地放置在 PCB 上，以使电磁场相互抵消，从而降低 EMI。此外，通过该引脚排列，输入电容器与 IC 之间的寄生环路电感也会降低。

转换器的占空比由以下公式给出：

$$D = \frac{V_{OUT}}{\eta \times V_{IN}} \quad (11)$$

其中：

- V_{IN} 是输入电压
- V_{OUT} 是输出电压
- η 是效率

$$D = \frac{0.90}{0.83 \times 2.7} = 0.402 \quad (12)$$

满足系统级输入电压纹波要求所需的输入电容值由方程式 13 给出。本示例使用了最低输入电压和最高负载电流来生成输入电压纹波高达 100mV 的最坏情况。

$$C_{IN} = \frac{D \times (1 - D) \times I_{OUT}}{V_{IN(PP)} \times f_{sw}} \quad (13)$$

其中：

- D 为占空比
- f_{sw} 是开关频率
- L 是电感
- I_{OUT} 是输出电流

$$C_{IN} = \frac{0.402 \times (1 - 0.402) \times 12.0}{0.1 \times 2.25 \times 10^6} = 12.8\mu F \quad (14)$$

通过方程式 13 计算得出的 C_{IN} 值是考虑所有降额、容差和老化影响后的有效电容。

9.2.2.2 选择目标环路带宽

控制环路带宽用于测量器件对输出电压变化的响应速度。利用 TPSM8287A1xM 外部补偿，可以调节环路带宽以便在快速响应与稳定性和振铃之间实现平衡。 R_{Comp1} 电阻器和输出电容是调整环路带宽的主要方式。

对于简单的设计，TI 建议将目标环路带宽设置为 200kHz。如果应用中需要强负载瞬态，则可以将目标带宽设置为高达开关频率的 1/4。本设计示例使用的目标带宽为 300kHz。

9.2.2.3 选择补偿电阻器

使用方程式 15 来计算补偿电阻器 R_{Comp1} 的建议阻值：

$$R_{Comp1} = \frac{1}{g_m} \left(\frac{\pi \times \Delta I_{OUT(step)} \times L}{4 \times \tau \times \Delta V_{OUT} \times N\Phi} - 1 \right) \left(1 + \sqrt{TOL_{IND}^2 + TOL_{\tau}^2} \right) \quad (15)$$

$$R_{\text{Comp1}} = \frac{1}{1.5 \times 10^{-3}} \left(\frac{\pi \times 8.0 \times 100 \times 10^{-9}}{4 \times 12.5 \times 10^{-6} \times 27 \times 10^{-3} \times 1} - 1 \right) \left(1 + \sqrt{20\%^2 + 30\%^2} \right) = 781.6\Omega \quad (16)$$

选择一个高于计算值的标准元件，本示例中选择了一个 806 Ω 电阻器。所选值必须用于后续计算。

9.2.2.4 选择输出电容器

实际上，总输出电容通常包括不同电容器的组合，其中较大的电容器在较低频率下提供负载电流，而较小的电容器在较高频率下提供负载电流，以满足负载阻抗要求。输出电容器的容值、类型和位置通常由负载定义。TI 建议使用 X7R 多层陶瓷电容器 (MLCC) 以实现出色滤波效果，并必须将其放置在 VOUT 和 GND 之间尽可能靠近这些引脚的位置。对于环境温度低于 85°C 的应用，可以使用具有 X5R 电介质的电容器。陶瓷电容器具有直流偏置效应，会对最终的有效电容产生很大影响。请结合考虑封装尺寸和额定电压，仔细选择合适的电容器。以下计算使用总输出电容的有效值。

TPSM8287A1xM 器件采用蝶形或并联布局，VOUT 和 GND 引脚位于封装的两个相对侧。这使得输出电容器可以对称地放置在 PCB 上，以使电磁场相互抵消，从而降低 EMI。

TPSM8287A1xM 器件经过优化，可支持恶劣的负载瞬态。器件外部环路补偿可使用给定的输出电容将环路响应调整为所需的响应。以下计算可创建符合表 9-2 中指定的负载阶跃的设计。这些计算所得的总输出电容通常为几百微法。

当 TPSM8287A1xM 器件、输出电容器和负载彼此非常靠近时，也就是将器件和负载之间的距离和增加的电感保持在尽量小的值时，可以实现出色的输出电压调节。

如果无法实现这种放置，则必须将总电容的大部分放置于负载处，只将两个电容器放置在 TPSM8287A1xM 器件处。TI 建议位于负载处的电容至少是位于器件处的电容的两倍。

如果应用中没有恶劣的负载瞬态，则可以使用较小的输出电容值。不要使用低于 [建议运行条件](#) 中最小值的输出电容。

转换器的瞬态响应由以下两个标准之一定义：

- 流经电感器的电流的压摆率，在这种情况下，转换器的反馈环路饱和。
- 环路带宽，其中转换器保持在稳定状态并且环路不饱和 ($BW_{\tau} < f_{\text{SW}}/4$)。

上述哪个标准适用于任何给定的应用取决于运行条件和所使用的元件值。计算这两种情况的输出电容，并选择两个值中较大的一个。

如果转换器保持在稳压状态，则所需的最小输出电容由以下公式给出：

$$C_{\text{OUT(min)(reg)}} = \left(\frac{\tau \times (1 + g_m \times R_{\text{Comp1}})}{2 \times \pi \times \frac{L}{N\Phi} \times BW_{\tau}} \right) \left(1 + \sqrt{\text{TOL}_{\tau}^2 + \text{TOL}_{\text{IND}}^2 + \text{TOL}_{f\text{SW}}^2} \right) \quad (17)$$

$$C_{\text{OUT(min)(reg)}} = \left(\frac{12.5 \times 10^{-6} \times (1 + 1.5 \times 10^{-3} \times 806)}{2 \times \pi \times \frac{100 \times 10^{-9}}{1} \times 300 \times 10^3} \right) \left(1 + \sqrt{30\%^2 + 20\%^2 + 10\%^2} \right) = 201.3\mu\text{F} \quad (18)$$

如果转换器环路饱和，则最小输出电容由以下公式给出：

$$C_{\text{OUT(min)(sat)}} = \frac{1}{\Delta V_{\text{OUT}}} \left(\frac{L \times \Delta I_{\text{OUT(max)}}^2}{2 \times V_{\text{OUT}} \times N\Phi} - \frac{\Delta I_{\text{OUT(step)}} \times t_{\tau}}{2} \right) (1 + \text{TOL}_{\text{IND}}) \quad (19)$$

$$C_{\text{OUT(min)(sat)}} = \frac{1}{27 \times 10^{-3}} \left(\frac{100 \times 10^{-9} \times 9.7^2}{2 \times 0.9 \times 1} - \frac{8.0 \times 1 \times 10^{-6}}{2} \right) (1 + 20\%) = 54.5\mu\text{F} \quad (20)$$

在本例中，选择 $C_{\text{OUT(min)}} = 201.3\mu\text{F}$ ，即两个输出电容值中的较大者。

表 9-1 列出了选择的三个输出电容器。将 $2 \times 47\mu\text{F}$ 电容器靠近 IC 放置，每个可提供约 $27\mu\text{F}$ 的最小有效电容。将单个 $220\mu\text{F}$ 电容器放置在负载附近，以便提供接近典型负载所需总去耦电容的电容。该 $220\mu\text{F}$ 电容器产生大约 $138\mu\text{F}$ 的有效电容。这些有效电容总计 $192\mu\text{F}$ ，非常接近前文计算得出的所需最小值。对于进一步的计算，使用 $C_{\text{OUT}} = 192\mu\text{F}$ 。

方程式 21 检查是否大多数输出电容都放置在负载处。如果比率小于 1，请增加负载处的电容，或将器件、输出电容和负载彼此相邻地放置，以便输出电容之间没有隔离。

$$\frac{C_{\text{LOAD}}}{2 \times C_{\text{OUT}}} > 1 \quad (21)$$

$$\frac{138 \times 10^{-6}}{2 \times (2 \times 27 \times 10^{-6})} > 1 = \text{True} \quad (22)$$

方程式 23 根据有效输出电容值计算输出电压纹波。

$$V_{\text{OUT}(p-p)} = \frac{I_{\text{L(PP)}}}{8 \times C_{\text{OUT}} \times f_{\text{SW}}} \quad (23)$$

$$V_{\text{OUT}(p-p)} = \frac{3.4}{8 \times 192 \times 10^{-6} \times 2.25 \times 10^6} = 0.984 \text{ mV} \quad (24)$$

由于输出电容器中的 ESR 和 ESL 以及应用板寄生效应，应用中的纹波略高。

9.2.2.5 选择补偿电容器 C_{Comp1}

首先，使用方程式 25 计算内部环路的带宽：

$$\text{BW}_{\text{INNER}} = \frac{\tau}{2\pi \times \frac{L}{N\Phi} \times C_{\text{OUT}}} \quad (25)$$

$$\text{BW}_{\text{INNER}} = \frac{12.5 \times 10^{-6}}{2\pi \times \frac{100 \times 10^{-9}}{1} \times 192 \times 10^{-6}} = 104\text{kHz} \quad (26)$$

接下来，计算 $g_m R_{\text{Comp1}}$ 的乘积：

$$g_m \times R_{\text{Comp1}} = 1.5 \times 10^{-3} \times 806 = 1.21 \quad (27)$$

如果 $g_m R_{\text{Comp1}} > 1$ ，则使用方程式 28 计算 C_{Comp1} 的建议值，该值在控制环路中设置 0。如果 $g_m R_{\text{Comp1}} < 1$ ，则使用方程式 30 计算 C_{Comp1} 的建议值。

$$C_{\text{Comp1}} = \frac{2}{\pi \times \text{BW}_{\text{INNER}} \times g_m \times R_{\text{Comp1}}^2} \quad (28)$$

$$C_{\text{Comp1}} = \frac{2}{\pi \times 104 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^{-3} \times (806)^2} = 6.31\text{nF} \quad (29)$$

最接近的标准值是 6.8nF 。

$$C_{\text{Comp1}} = \frac{2 \times g_m}{\pi \times \text{BW}_{\text{INNER}}} \quad (30)$$

方程式 31 粗略估计环路带宽。

$$BW = BW_{INNER} \times 2 \times (1 + R_{Comp1} \times g_m) \quad (31)$$

$$BW = 104 \times 10^3 \times 2 \times (1 + 806 \times 1.5 \times 10^{-3}) = 458kHz \quad (32)$$

9.2.2.6 选择补偿电容器 C_{Comp2}

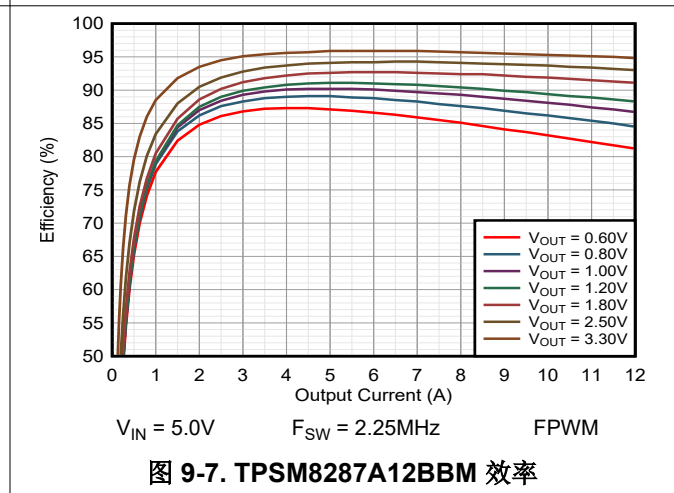
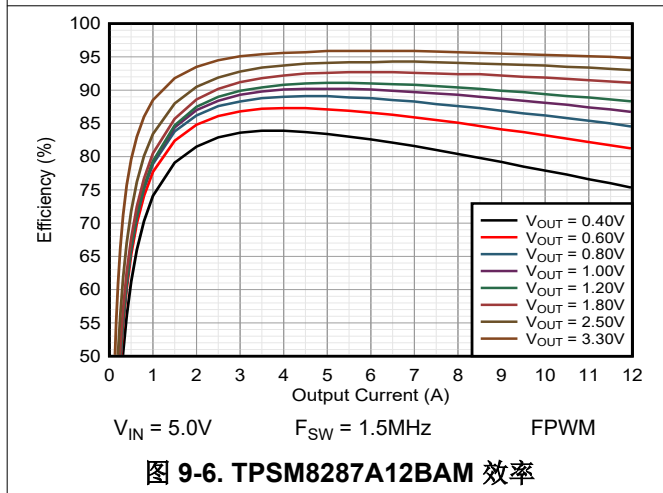
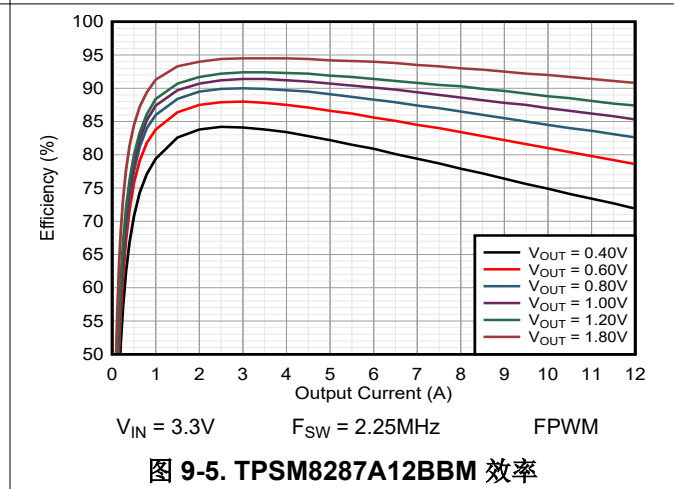
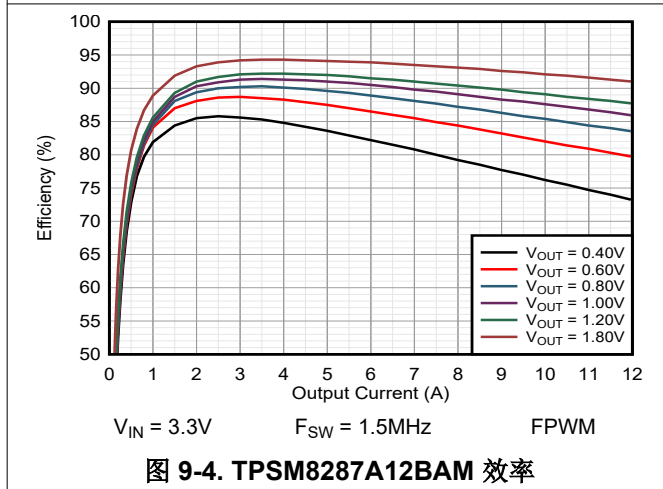
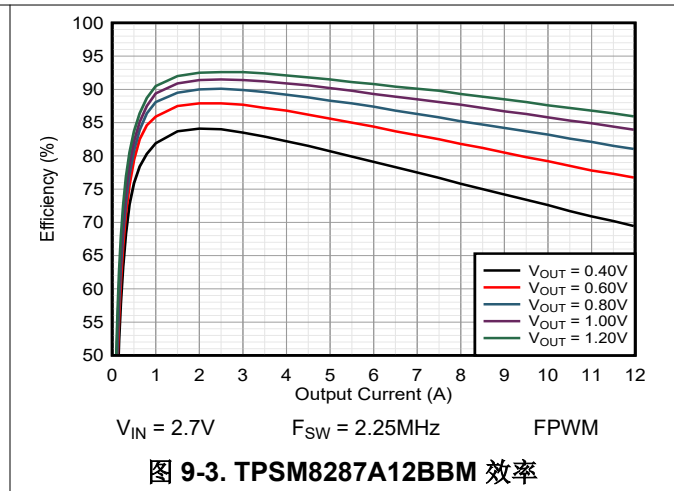
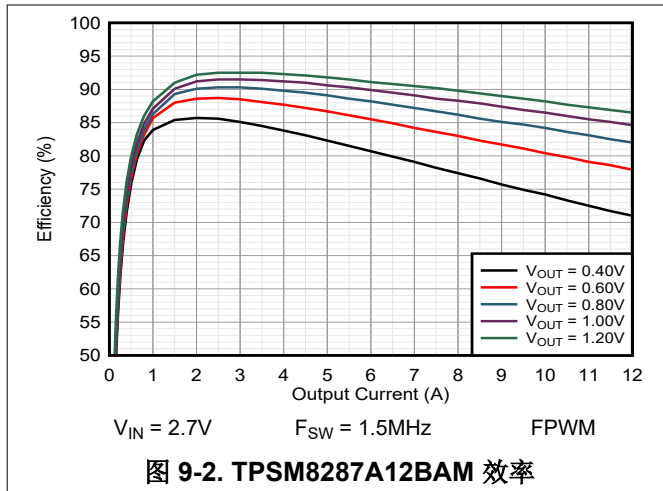
补偿电容器 C_{Comp2} 是一个可选电容器，我们建议您使用该电容器来旁路来自 COMP 引脚的高频噪声。该电容器的容值并不重要；10pF 或 22pF 电容器适用于典型应用。

可以增大该电容器，以抑制系统输出电压布线和去耦网络中出现的高频零点或谐振。方程式 33 计算 C_{Comp2} 创建的极点。

$$f_{pole} = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{Comp1} \times C_{Comp2}} \quad (33)$$

9.2.3 应用曲线

$V_{IN} = 5.0V$, $V_{OUT} = 0.9V$, $T_A = 25^\circ C$, BOM = 表 9-1 (除非另有说明)。



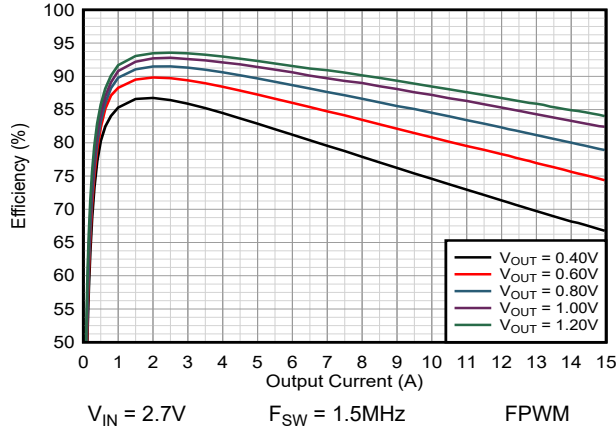


图 9-8. TPSM8287A15BAM 效率

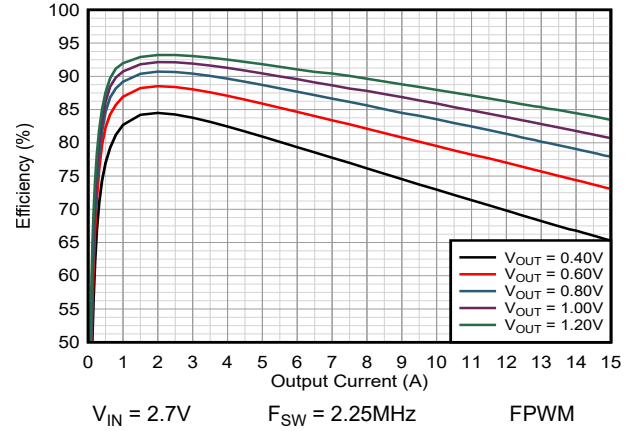


图 9-9. TPSM8287A15BBM 效率

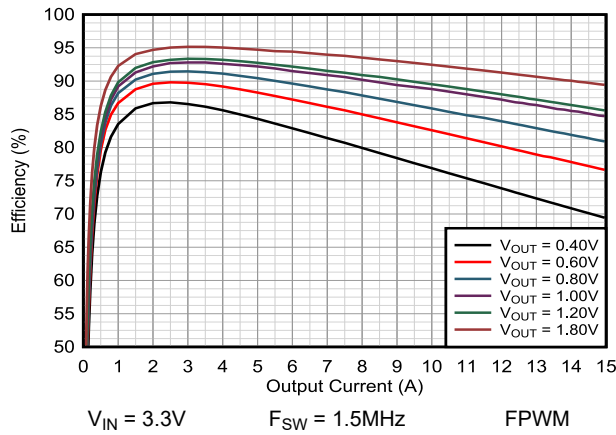


图 9-10. TPSM8287A15BAM 效率

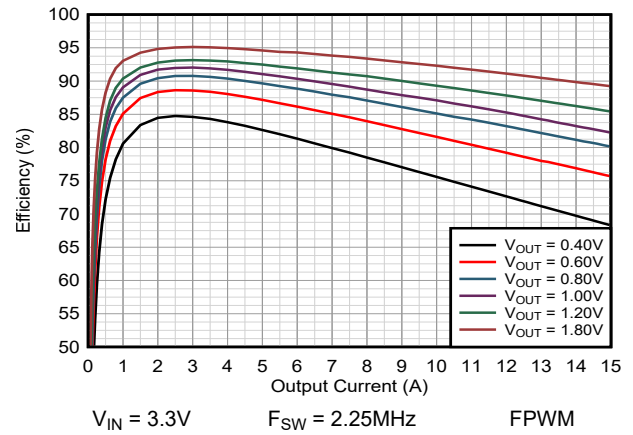


图 9-11. TPSM8287A15BBM 效率

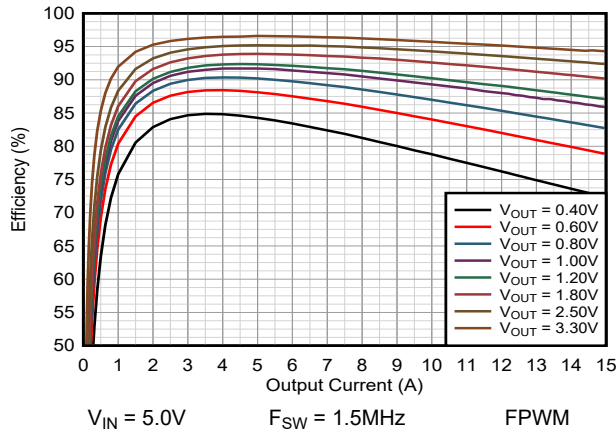


图 9-12. TPSM8287A15BAM 效率

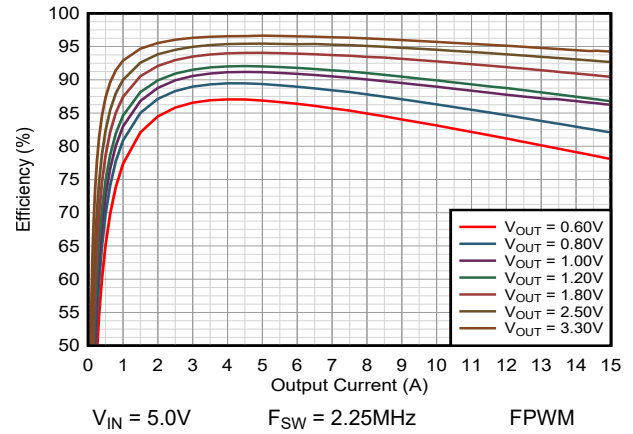


图 9-13. TPSM8287A15BBM 效率

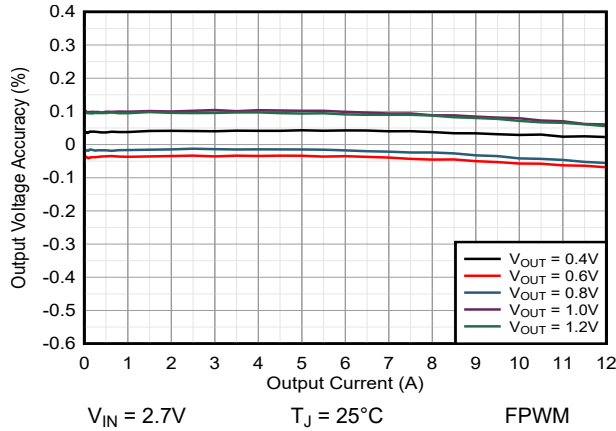


图 9-14. TPSM8287A12BAM 负载调整率

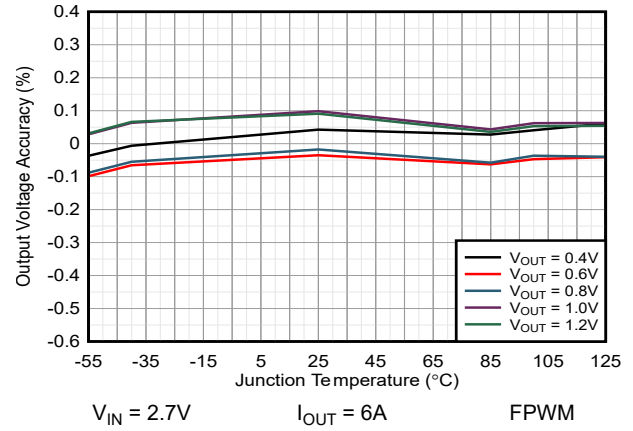


图 9-15. TPSM8287A12BAM Vout 精度与温度间的关系

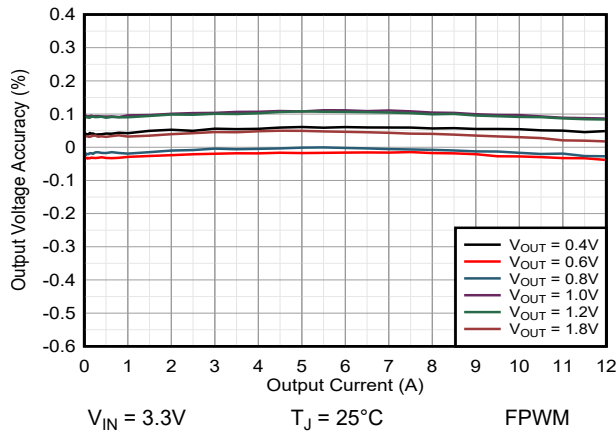


图 9-16. TPSM8287A12BAM 负载调整率

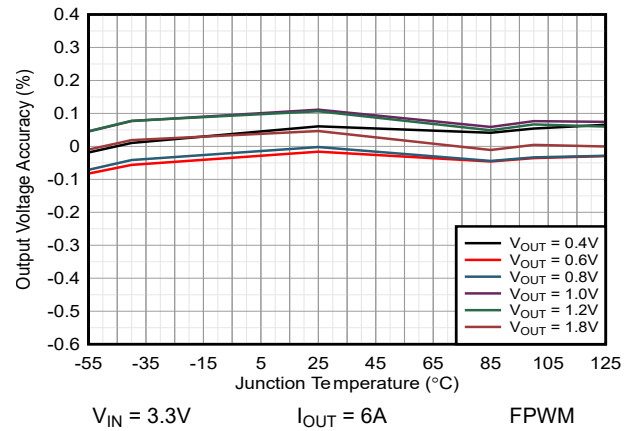


图 9-17. TPSM8287A12BAM Vout 精度与温度间的关系

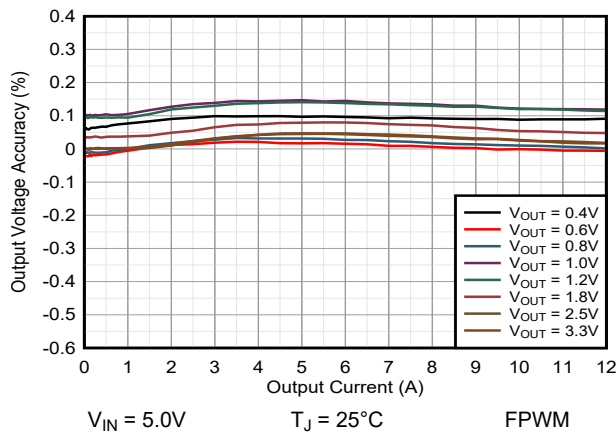


图 9-18. TPSM8287A12BAM 负载调整率

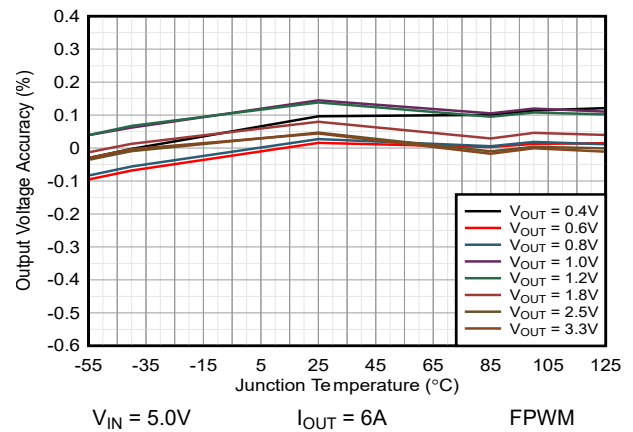
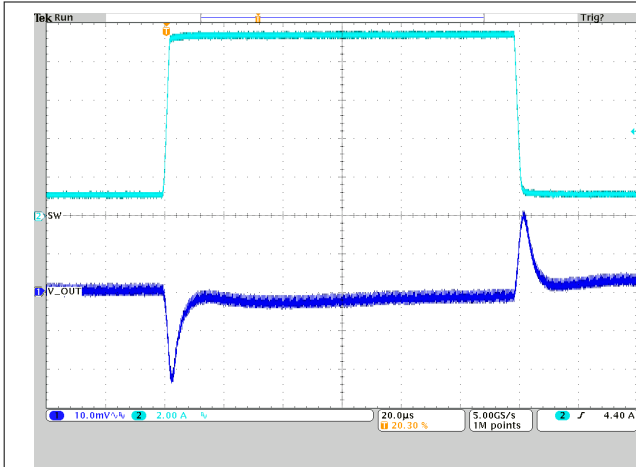
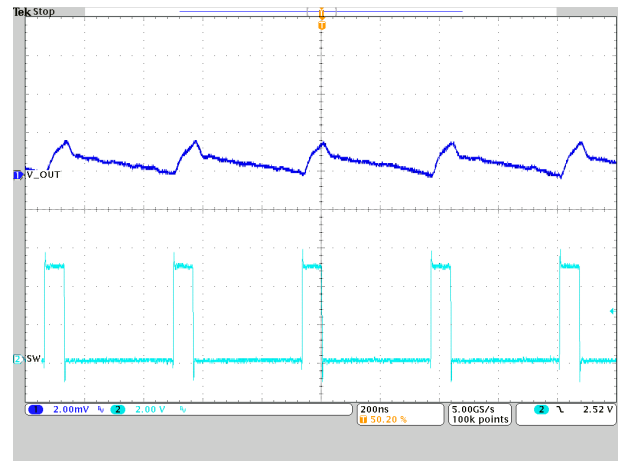


图 9-19. TPSM8287A12BAM Vout 精度与温度间的关系



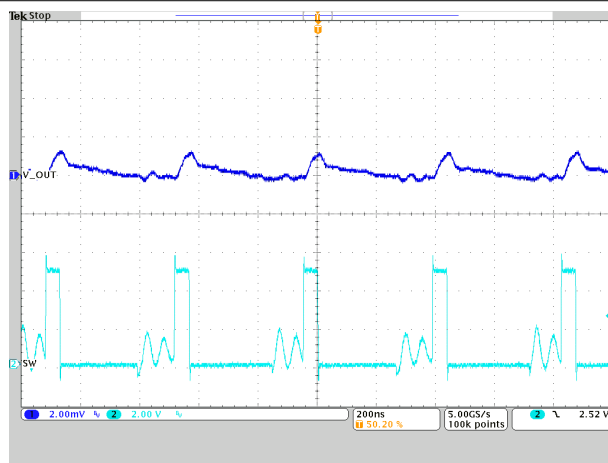
Vout = 0.9V Iout = 1A 至 9A 至 1A

图 9-20. TPSM8287A12BBM 负载瞬态响应



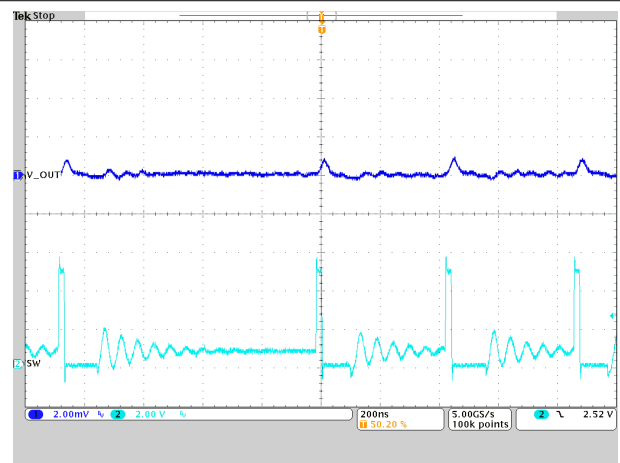
Vout = 0.9V IOUT = 2A

图 9-21. TPSM8287A12BBM PWM-CCM 运行



Vout = 0.9V IOUT = 1A

图 9-22. TPSM8287A12BBM PWM-DCM 运行



Vout = 0.9V IOUT = 100mA

图 9-23. TPSM8287A12BBM PFM-DCM 运行

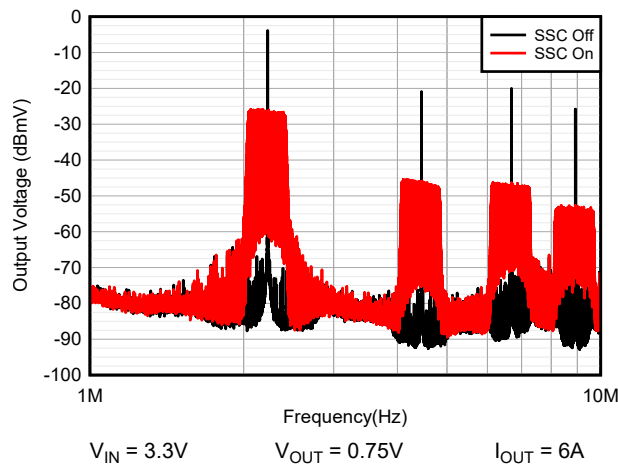
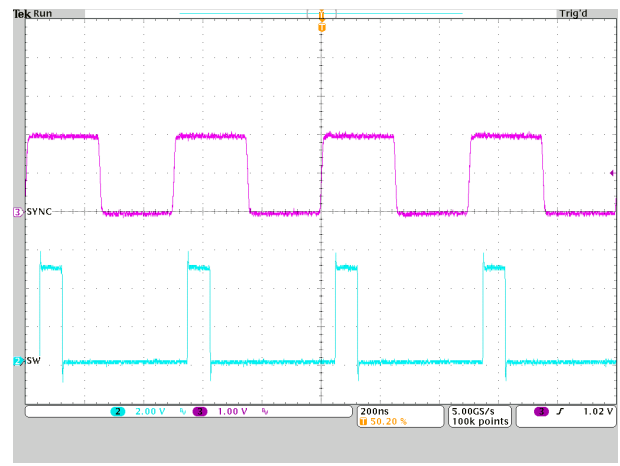
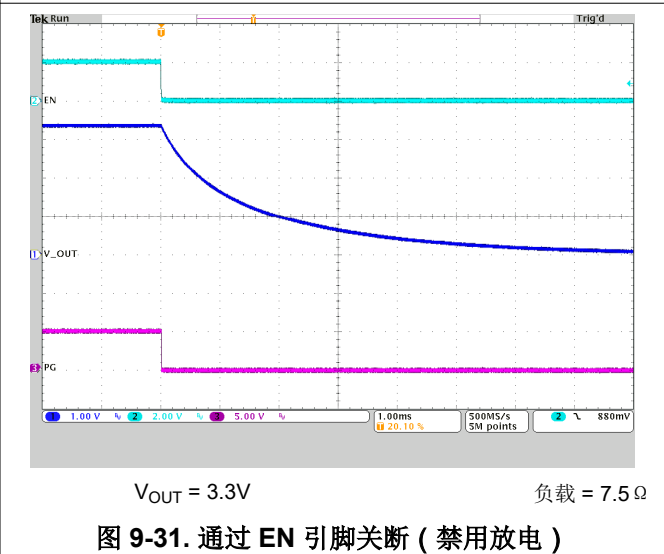
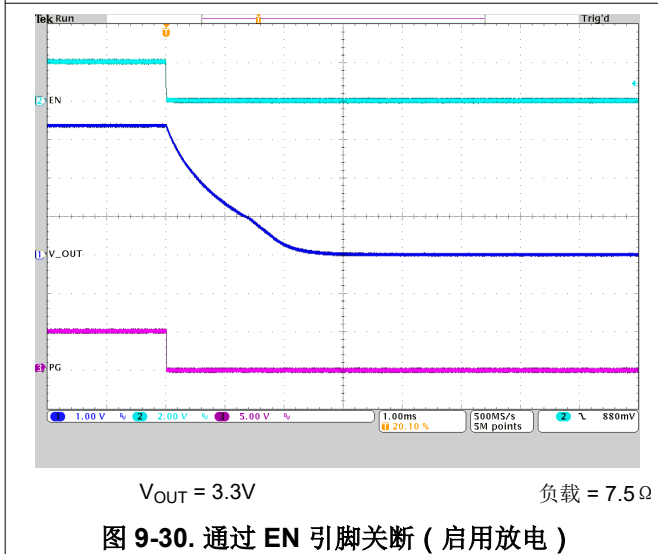
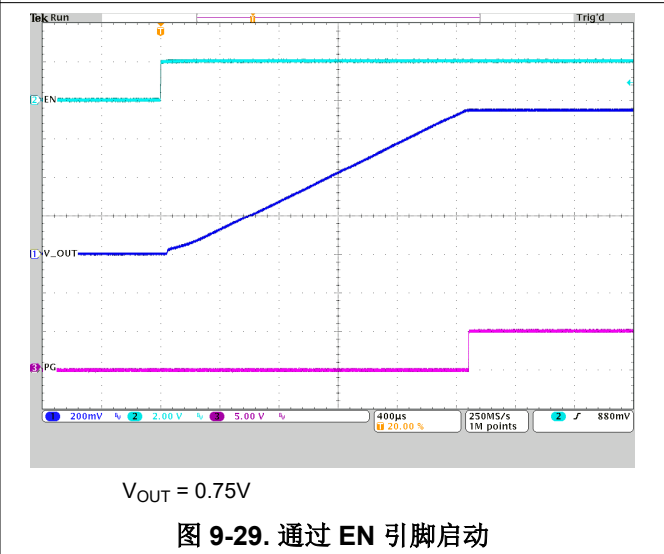
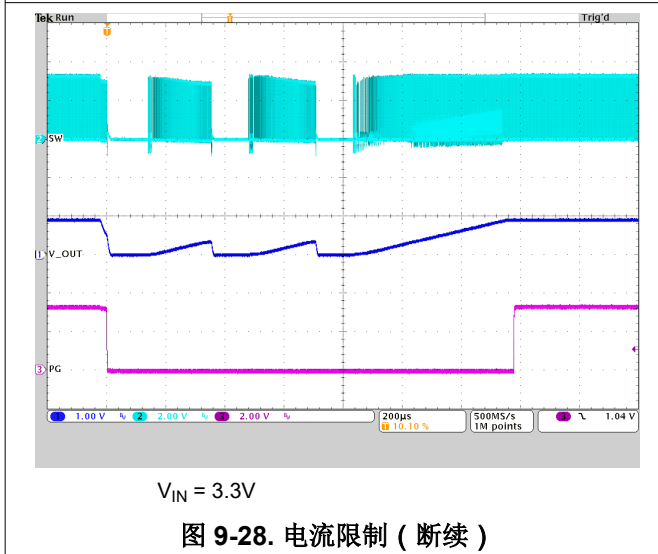
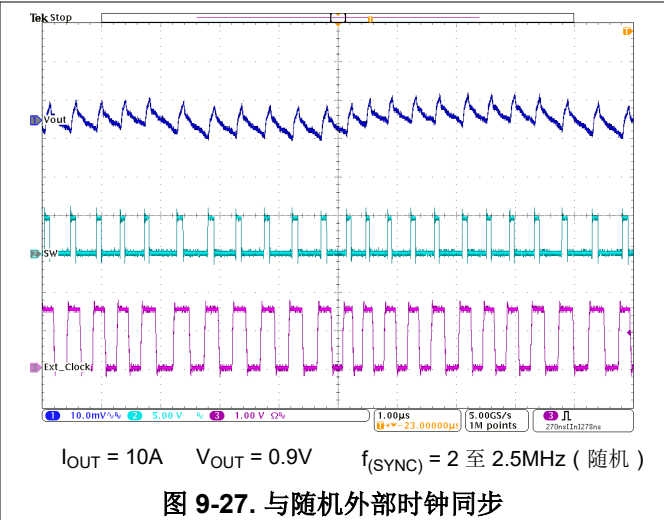
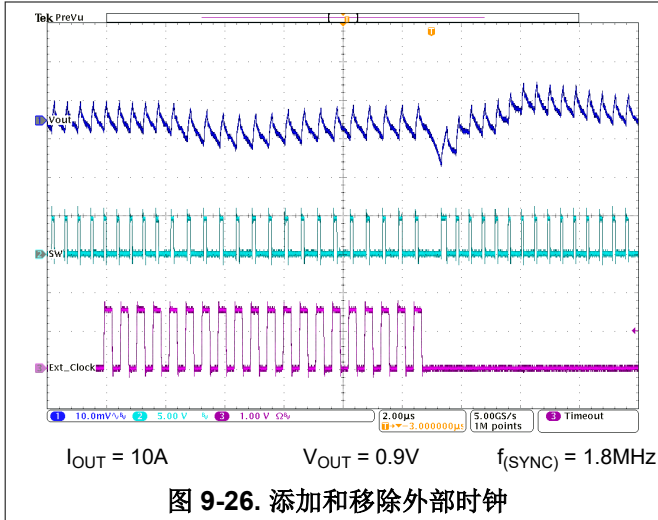


图 9-24. TPSM8287A12BBM 输出噪声随频率变化的情况



IOUT = 1A f(SYNC) = 2MHz

图 9-25. 可与外部时钟保持同步



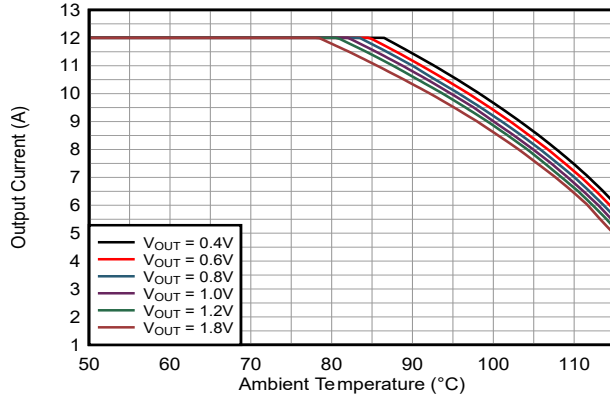


图 9-32. TPSM8287A12BAM 安全工作区, $V_{IN} = 3.3\text{V}$

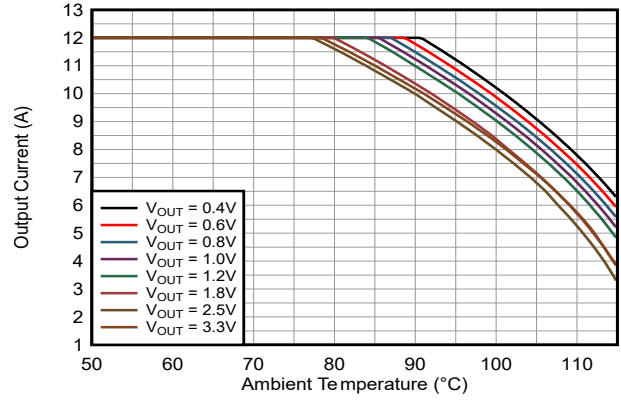


图 9-33. TPSM8287A12BAM 安全工作区, $V_{IN} = 5.0\text{V}$

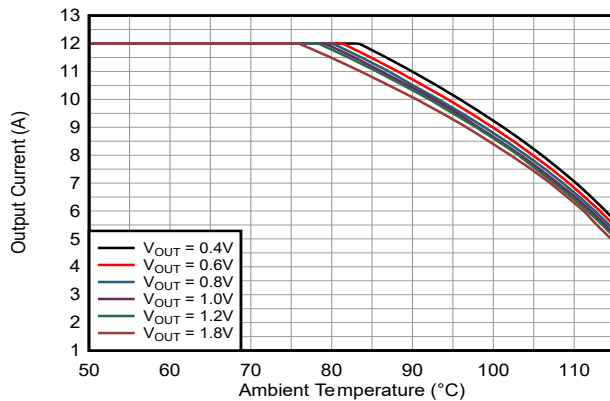


图 9-34. TPSM8287A12BBM 安全工作区, $V_{IN} = 3.3\text{V}$

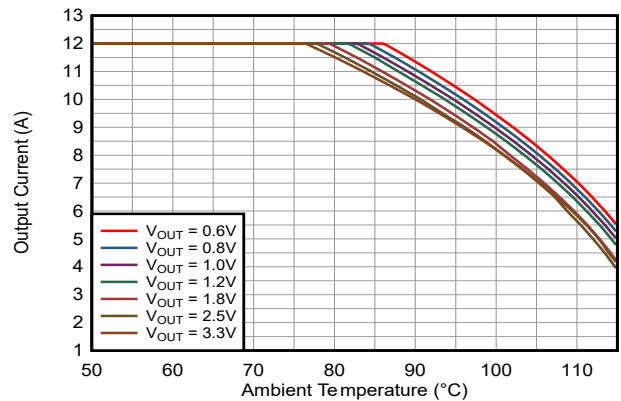


图 9-35. TPSM8287A12BBM 安全工作区, $V_{IN} = 5.0\text{V}$

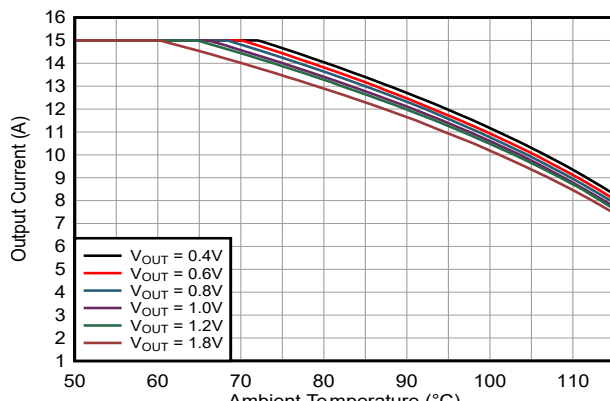


图 9-36. TPSM8287A15BAM 安全工作区, $V_{IN} = 3.3\text{V}$

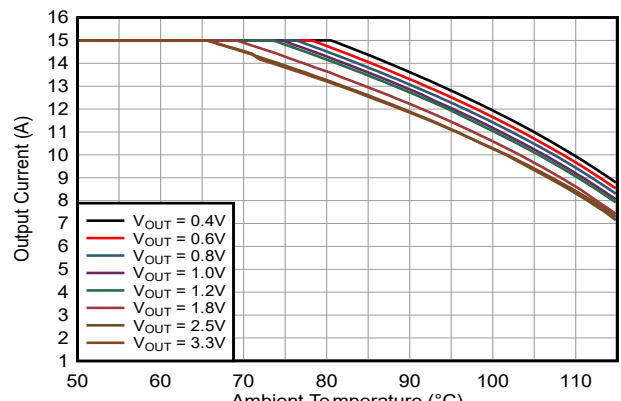
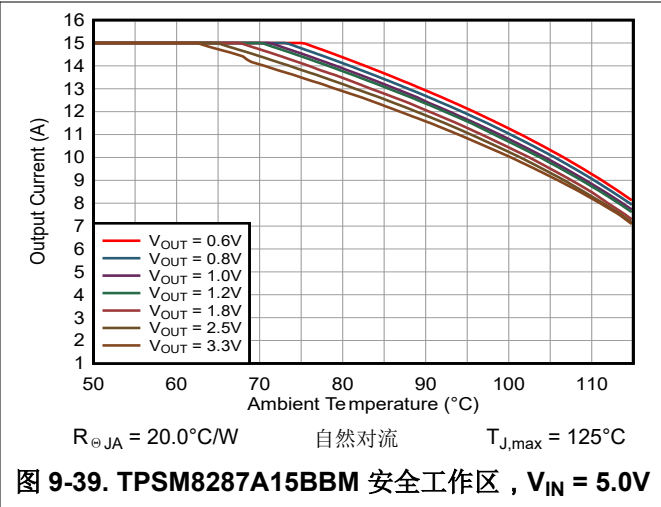
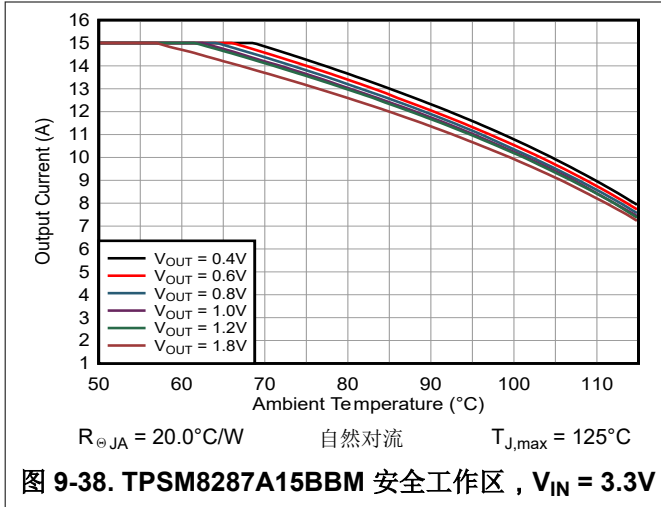


图 9-37. TPSM8287A15BAM 安全工作区, $V_{IN} = 5.0\text{V}$



9.3 使用四个 TPSM8287A1xM 并联运行的典型应用

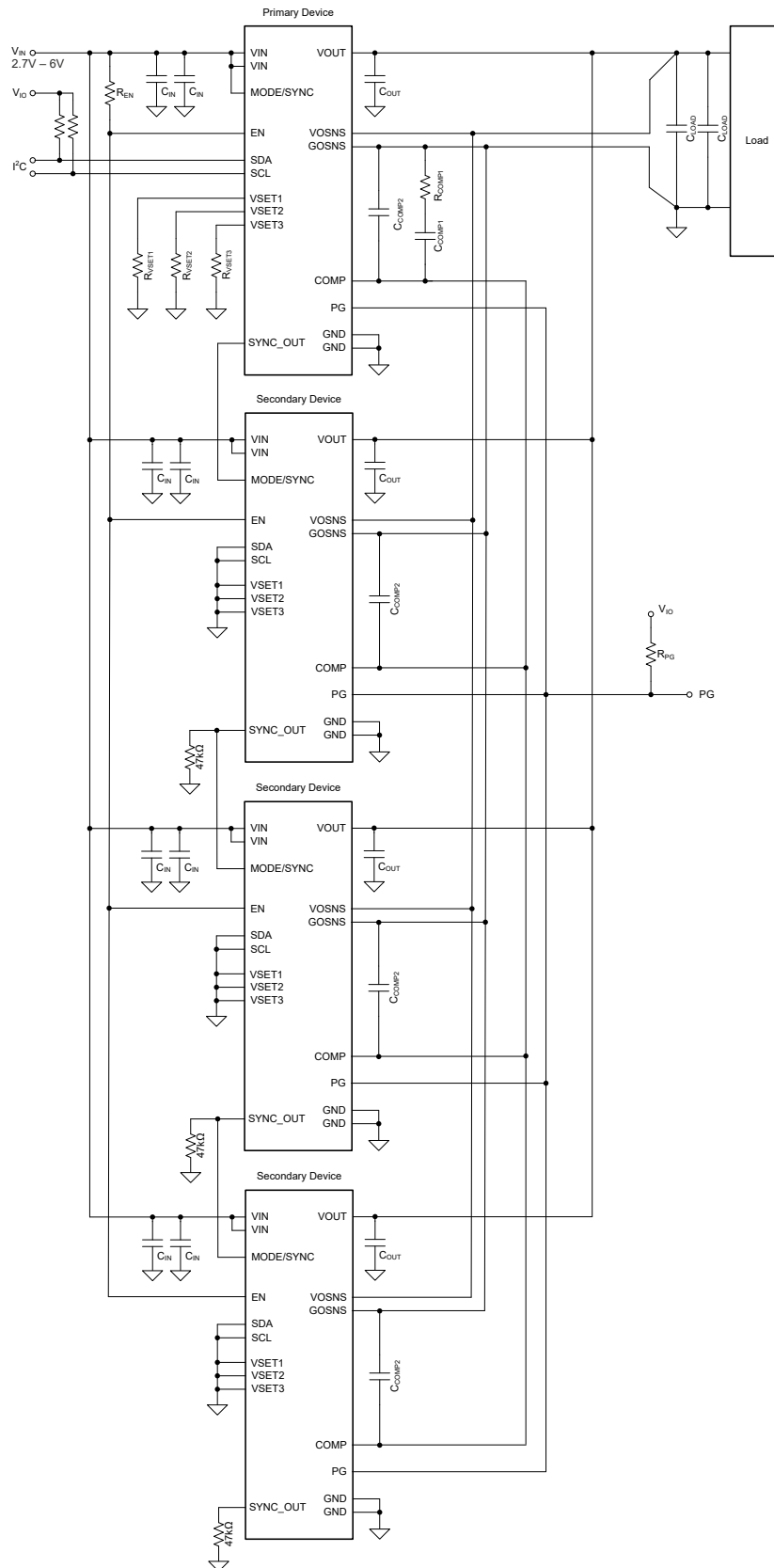


图 9-40. 典型应用原理图

表 9-3. 元件列表

基准	值	说明	器件型号	制造商 ⁽¹⁾
C _{Comp1}	1.5nF	陶瓷电容器, X7R	Std	Std
C _{Comp2}	10pF	陶瓷电容器, C0G/NP0	Std	Std
C _{OUT}	13 × 47μF	陶瓷电容器, 6.3V, X6S, 尺寸 0805	GRM21BC80J476ME01L	Murata
C _{LOAD}	5 × 220μF	陶瓷电容器, 4V, X6S, 尺寸 1210	GRM32EC80G227ME05L	Murata
C _{IN}	8 × 22μF	陶瓷电容器, 10V, X7R, 尺寸 0805	GRM21BZ71A226ME15L	Murata
R _{Comp1}	2000 Ω	电阻器 1%, 0.1W	Std	Std
R _{VSET1} 、R _{VSET2} 、 R _{VSET3}	设置依据 表 7-2	电阻器 5%, 0.1W	Std	Std
R _{EN}	15k Ω	电阻器 5%, 0.1W	Std	Std

9.3.1 设计要求

表 9-4 列出了此应用示例的运行参数，其中四个 TPSM8287A12BAM 器件并联工作以增大输出电流。

表 9-4. 设计参数

符号	参数	值
V _{IN}	输入电压	2.7V - 6.0V
V _{OUT}	输出电压	0.60V
TOL _{VOUT}	应用允许的输出电压容差	±3.5%
TOL _{DC}	TPSM8287A12BAM 的输出电压容差 (直流精度)	±1.0%
Δ I _{OUT(step)}	输出电流负载阶跃	±30.0A
t _t	负载步长跃变时间	1 μs
f _{SW}	开关频率	1.5MHz
L	集成电感器	100nH
TOL _{IND}	集成电感器容差	±20%
g _m	误差放大器跨导	1.5mS
τ	仿真电流时间常数	12.5 μs
TOL _τ	仿真电流时间常数的容差	±30%
BW _τ	目标环路带宽	375kHz
N _Φ	并联器件数量 (相位)	4

初步计算

电源的最大允许偏差为 ±3.5%。TPSM8287A1xM 的直流精度指定为 ±1.0%，因此瞬态期间的最大输出电压变化可以通过以下方式进行计算：

$$\Delta V_{OUT} = \pm V_{OUT} \times (TOL_{VOUT} - TOL_{DC}) \quad (34)$$

$$\Delta V_{OUT} = \pm V_{OUT} \times (3.5\% - 1.0\%) = \pm 15mV \quad (35)$$

方程式 36 计算峰峰值电感器电流纹波，它在最大输入电压时达到最大值：

$$I_{L(PP)} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(max)}} \left(\frac{V_{IN(max)} - V_{OUT}}{L \times f_{SW} \times N_{\Phi}} \right) \quad (36)$$

$$I_{L(PP)} = \frac{0.6}{6.0} \left(\frac{6.0 - 0.6}{100 \times 10^{-9} \times 1.5 \times 10^6 \times 4} \right) = 0.9A \quad (37)$$

当应用的负载阶跃与电感器纹波电流的峰值（或谷值）完全同时发生时，就会出现最大负载阶跃，其值由下公式给出：

$$\Delta I_{OUT(max)} = \Delta I_{OUT(step)} + \frac{\Delta I_L(PP)}{2} \quad (38)$$

$$\Delta I_{OUT(max)} = 30.0 + \frac{0.9}{2} = 30.5A \quad (39)$$

9.3.2 详细设计过程

以下各节介绍如何计算满足给定应用的指定瞬态要求所需的外部元件。计算包括元件的最坏情况变化，并使用 RMS 方法合并不相关参数的变化。

9.3.2.1 选择输入电容器

TPSM8287A1xM 器件采用蝶形或并联布局，两对 VIN 和 GND 引脚位于封装的两个相对侧。

转换器的占空比由以下公式给出：

$$D = \frac{V_{OUT}}{\eta \times V_{IN}} \quad (40)$$

$$D = \frac{0.60}{0.78 \times 2.7} = 0.284 \quad (41)$$

满足系统级输入电压纹波要求所需的输入电容值由方程式 42 给出。本示例使用了最低输入电压和最高负载电流来生成输入电压纹波高达 100mV 的最坏情况。

$$C_{IN} = \frac{D \times (1 - D) \times I_{OUT}}{V_{IN(PP)} \times f_{sw}} \quad (42)$$

$$C_{IN} = \frac{0.284 \times (1 - 0.284) \times 12.0}{0.1 \times 1.5 \times 10^6} = 16.3\mu F \quad (43)$$

通过方程式 42 计算得出的 C_{IN} 值是考虑所有降额、容差和老化影响后的有效电容。在这种并联配置中，确保在所有相位上平均分配计算出的输入电容。

9.3.2.2 选择目标环路带宽

控制环路带宽用于测量器件对输出电压变化的响应速度。利用 TPSM8287A1xM 外部补偿，可以调节环路带宽以便在快速响应与稳定性和振铃之间实现平衡。 R_{Comp1} 电阻器和输出电容是调整环路带宽的主要方式。

对于简单的设计，TI 建议将目标环路带宽设置为 200kHz。如果应用中需要强负载瞬态，则可以将目标带宽设置为高达开关频率的 1/4。本设计示例使用的目标带宽为 375kHz。

9.3.2.3 选择补偿电阻器

使用方程式 44 来计算补偿电阻器 R_{Comp1} 的建议阻值：

$$R_{Comp1} = \frac{1}{g_m} \left(\frac{\pi \times \Delta I_{OUT(step)} \times L}{4 \times \tau \times \Delta V_{OUT} \times N\Phi} - 1 \right) \left(1 + \sqrt{TOL_{IND}^2 + TOL_{\tau}^2} \right) \quad (44)$$

$$R_{Comp1} = \frac{1}{1.5 \times 10^{-3}} \left(\frac{\pi \times 30.0 \times 100 \times 10^{-9}}{4 \times 12.5 \times 10^{-6} \times 15 \times 10^{-3} \times 4} - 1 \right) \left(1 + \sqrt{20\%^2 + 30\%^2} \right) = 1943\Omega \quad (45)$$

选择一个高于计算值的标准元件，本示例中选择了一个 2000 Ω 电阻器。所选值必须用于后续计算。

9.3.2.4 选择输出电容器

如果转换器保持在稳压状态，则所需的最小输出电容由以下公式给出：

$$C_{OUT(min)(reg)} = \left(\frac{\tau \times (1 + g_m \times R_{Comp1})}{2 \times \pi \times \frac{L}{N\Phi} \times BW_{\tau}} \right) \left(1 + \sqrt{TOL_{\tau}^2 + TOL_{IND}^2 + TOL_{fSW}^2} \right) \quad (46)$$

$$C_{OUT(min)(reg)} = \left(\frac{12.5 \times 10^{-6} \times (1 + 1.5 \times 10^{-3} \times 2000)}{2 \times \pi \times \frac{100 \times 10^{-9}}{4} \times 400 \times 10^3} \right) \left(1 + \sqrt{30\%^2 + 20\%^2 + 10\%^2} \right) = 1166\mu F \quad (47)$$

如果转换器环路饱和，则最小输出电容由以下公式给出：

$$C_{OUT(min)(sat)} = \frac{1}{\Delta V_{OUT}} \left(\frac{L \times \Delta I_{OUT(max)}^2}{2 \times V_{OUT} \times N\Phi} - \frac{\Delta I_{OUT(step)} \times t_t}{2} \right) (1 + TOL_{IND}) \quad (48)$$

$$C_{OUT(min)(sat)} = \frac{1}{15 \times 10^{-3}} \left(\frac{100 \times 10^{-9} \times 30.5^2}{2 \times 0.6 \times 4} - \frac{30.0 \times 1 \times 10^{-6}}{2} \right) (1 + 20\%) = 345\mu F \quad (49)$$

在本例中，选择 $C_{OUT(min)} = 1166\mu F$ ，即两个输出电容值中的较大者。

表 9-3 列出了选择的输出电容器。将 $2 \times 47\mu F$ 电容器靠近四个模块的每个模块放置，每个可提供约 $27\mu F$ 的最小有效电容。将五个 $220\mu F$ 电容器和五个 $47\mu F$ 电容器放置在负载附近，以便提供接近典型负载所需总去耦电容的电容。每个 $220\mu F$ 电容器产生大约 $138\mu F$ 的有效电容。这些有效电容总计 $1041\mu F$ ，非常接近前文计算得出的所需最小值。对于进一步的计算，使用 $C_{OUT} = 1041\mu F$ 。

方程式 50 检查是否大多数输出电容都放置在负载处。如果比率小于 1，请增加负载处的电容，或将器件、输出电容和负载彼此相邻地放置，以便输出电容之间没有隔离。

$$\frac{C_{LOAD}}{2 \times C_{OUT}} > 1 \quad (50)$$

$$\frac{5 \times 27 \times 10^{-6} + 5 \times 138 \times 10^{-6}}{2 \times (4 \times 2 \times 27 \times 10^{-6})} > 1 = \text{True} \quad (51)$$

方程式 52 根据有效输出电容值计算输出电压纹波。

$$V_{OUT(p-p)} = \frac{I_L(PP)}{8 \times C_{OUT} \times f_{sw}} \quad (52)$$

$$V_{OUT(p-p)} = \frac{0.9}{8 \times 1041 \times 10^{-6} \times 1.5 \times 10^6} = 0.072 \text{ mV} \quad (53)$$

由于输出电容器中的 ESR 和 ESL 以及应用板寄生效应，应用中的纹波略高。

9.3.2.5 选择补偿电容器 C_{Comp1}

首先，使用 [方程式 54](#) 计算内部环路的带宽：

$$BW_{INNER} = \frac{\tau}{2\pi \times \frac{L}{N\Phi} \times C_{OUT}} \quad (54)$$

$$BW_{INNER} = \frac{12.5 \times 10^{-6}}{2\pi \times \frac{100 \times 10^{-9}}{4} \times 1041 \times 10^{-6}} = 76.4\text{kHz} \quad (55)$$

接下来，计算 $g_m R_{Comp1}$ 的乘积：

$$g_m \times R_{Comp1} = 1.5 \times 10^{-3} \times 2000 = 3.0 \quad (56)$$

如果 $g_m R_{Comp1} > 1$ ，则使用 [方程式 57](#) 计算 C_{Comp1} 的建议值，该值在控制环路中设置 0。如果 $g_m R_{Comp1} < 1$ ，则使用 [方程式 59](#) 计算 C_{Comp1} 的建议值。

$$C_{Comp1} = \frac{2}{\pi \times BW_{INNER} \times g_m \times R_{Comp1}^2} \quad (57)$$

$$C_{Comp1} = \frac{2}{\pi \times 76.4 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^{-3} \times (2000)^2} = 1.39\text{nF} \quad (58)$$

最接近的标准值是 1.5nF。

$$C_{Comp1} = \frac{2 \times g_m}{\pi \times BW_{INNER}} \quad (59)$$

[方程式 60](#) 粗略估计环路带宽。

$$BW = BW_{INNER} \times 2 \times (1 + R_{Comp1} \times g_m) \quad (60)$$

$$BW = 76.4 \times 10^3 \times 2 \times (1 + 2000 \times 1.5 \times 10^{-3}) = 612\text{kHz} \quad (61)$$

9.3.2.6 选择补偿电容器 C_{Comp2}

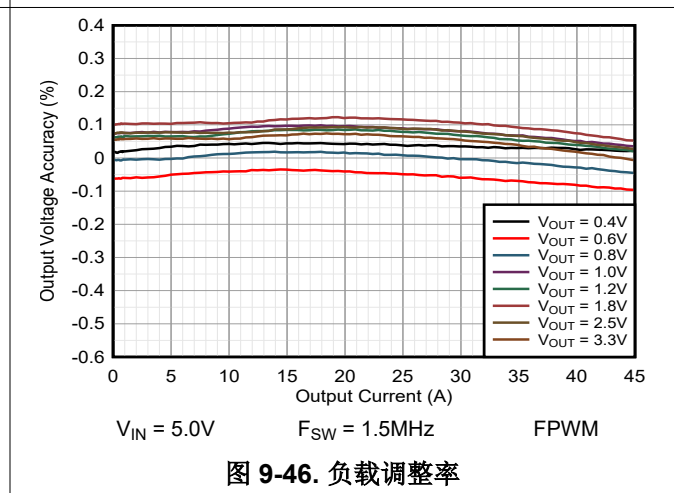
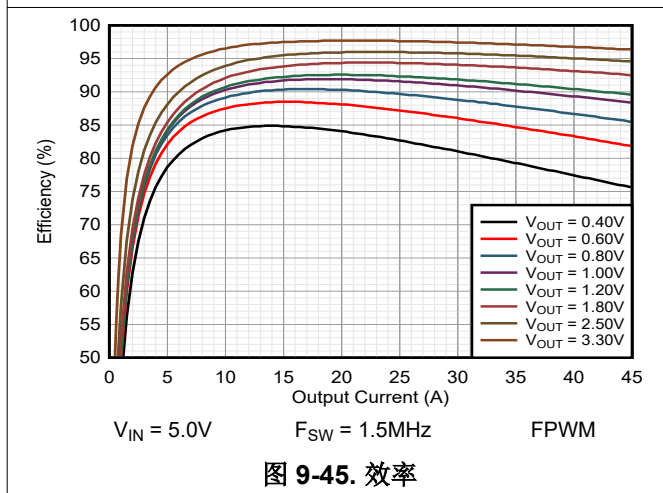
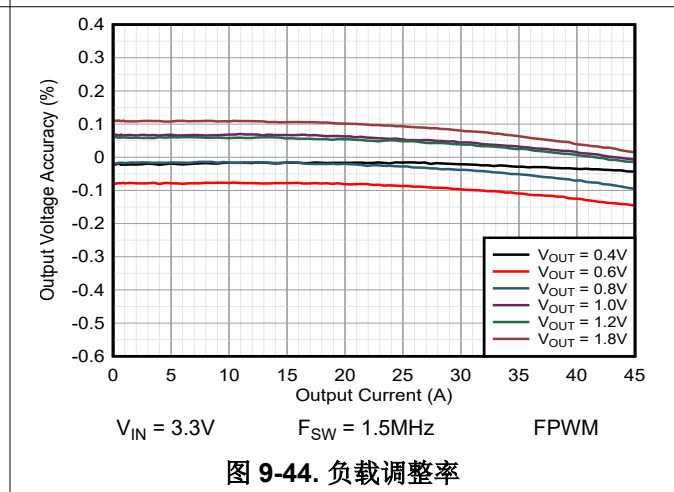
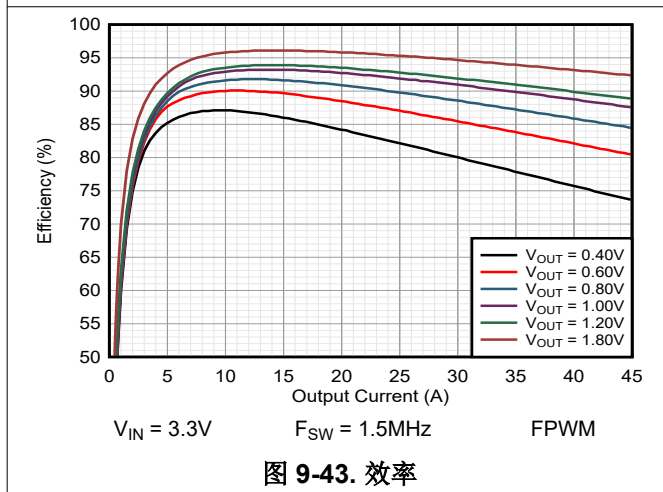
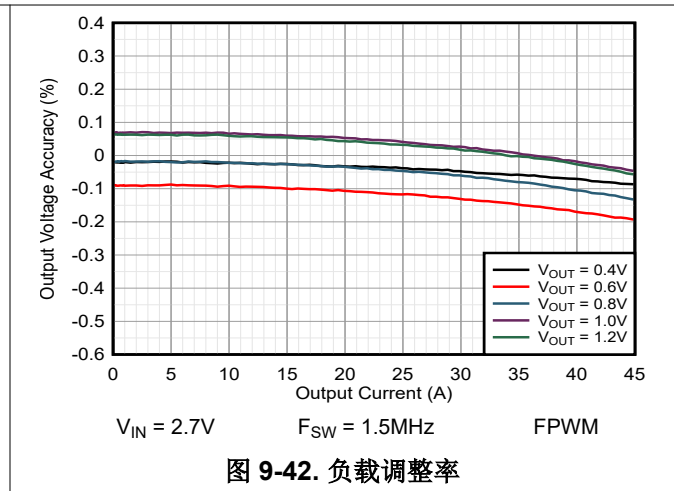
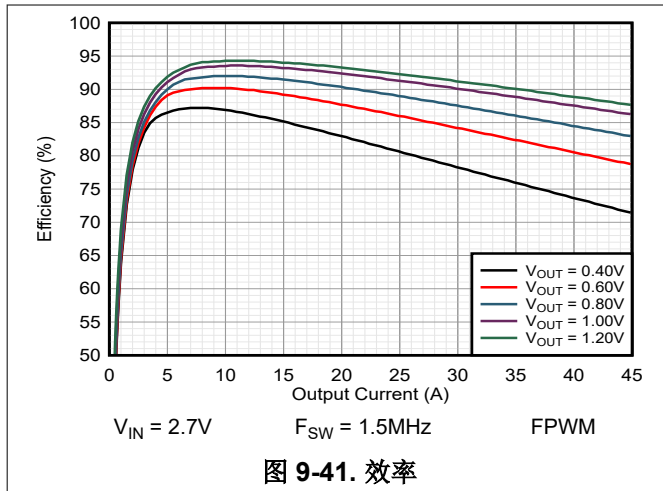
补偿电容器 C_{Comp2} 是一个可选电容器，我们建议您使用该电容器来旁路来自 COMP 引脚的高频噪声。该电容器的容值并不重要；10pF 或 22pF 电容器适用于典型应用。

可以增大该电容器，以抑制系统输出电压布线和去耦网络中出现的高频零点或谐振。[方程式 62](#) 计算 C_{Comp2} 创建的极点。

$$f_{pole} = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{Comp1} \times C_{Comp2}} \quad (62)$$

9.3.3 应用曲线

$V_{IN} = 5.0V$ 、 $V_{OUT} = 0.6V$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 、BOM = 表 9-3、4 x TPSM8287A12BAM 并行运行，另行注明的除外。



9.4 电源相关建议

TPSM8287A1xM 器件系列对输入电源没有特殊要求。输入电源的输出电流额定值必须根据 TPSM8287A1xM 的电源电压和电流要求来确定。为确保正常运行，输入电压必须至少比所选输出电压高 1.4V。

9.5 布局

9.5.1 布局指南

正确的布局对于任何开关模式电源的运行至关重要，尤其是在高开关频率条件下。因此，为确保实现出色的性能，需要特别注意 TPSM8287A1xM 的 PCB 布局。糟糕的布局会导致出现以下问题：

- 线路和负载调整不良
- 不稳定性
- EMI 辐射增加
- 噪声灵敏度

有关一般最佳实践的详细讨论，请参阅 [实现降压转换器理想 PCB 布局的五个步骤](#) 模拟设计期刊。以下是针对 TPSM8287A1xM 的具体建议：

- 将输入电容器放置在尽可能靠近器件的 VIN 引脚和 GND 引脚的位置上。这是最关键的元件放置方式。将输入电容器直接连接到 VIN 和 GND 引脚，避免过孔。
- 将输出电容器放置在靠近 VOUT 和 GND 引脚的位置并直接布线，避免过孔。
- 将 IC 靠近负载放置，以更大限度地降低输出端压降产生的功率损耗，并更大限度地减小 TPSM8287A1xM 的输出电容器和负载的输出电容器之间的寄生电感。
- 在三个外露散热焊盘下使用 GND 过孔以提高热性能。通过 PCB 顶层覆铜将 GND 引脚直接连接到外露散热焊盘。
- 将 VOSNS 和 GOSNS 遥感线路作为差分对进行布线，并将其连接到负载的最低阻抗点。请勿将 VOSNS 和 GOSNS 迹线布置在靠近任何开关节点、输入电容器、时钟信号或其他干扰源信号的位置。
- 在 COMP 和 GOSNS 之间连接补偿元件。请勿将补偿元件直接连接至电源接地端。
- 将 VSETx 电阻器（以及辅助器件中的 SYNC_OUT 电阻器）靠近 TPSM8287A1xM 放置，以更大限度地减小寄生电容。
- 直接布放 VOSNS、GOSNS 和 COMP 线路，使这些线路较短，并避免堆叠配置中有噪声的干扰源信号。
- 有关元件放置、布线和热设计的示例，请参阅 [图 9-47](#)。
- 请参阅本数据表末尾的 TPSM8287A1xM 建议焊盘图案。为了获得出色的制造效果，当某些引脚（例如 VIN、VOUT 和 GND）连接到大铜平面时，请按照阻焊层限定 (SMD) 的方式创建焊盘。使用 SMD 焊盘可保持每个焊盘具有相同尺寸，并避免焊料在回流期间拉扯器件。

9.5.2 布局示例

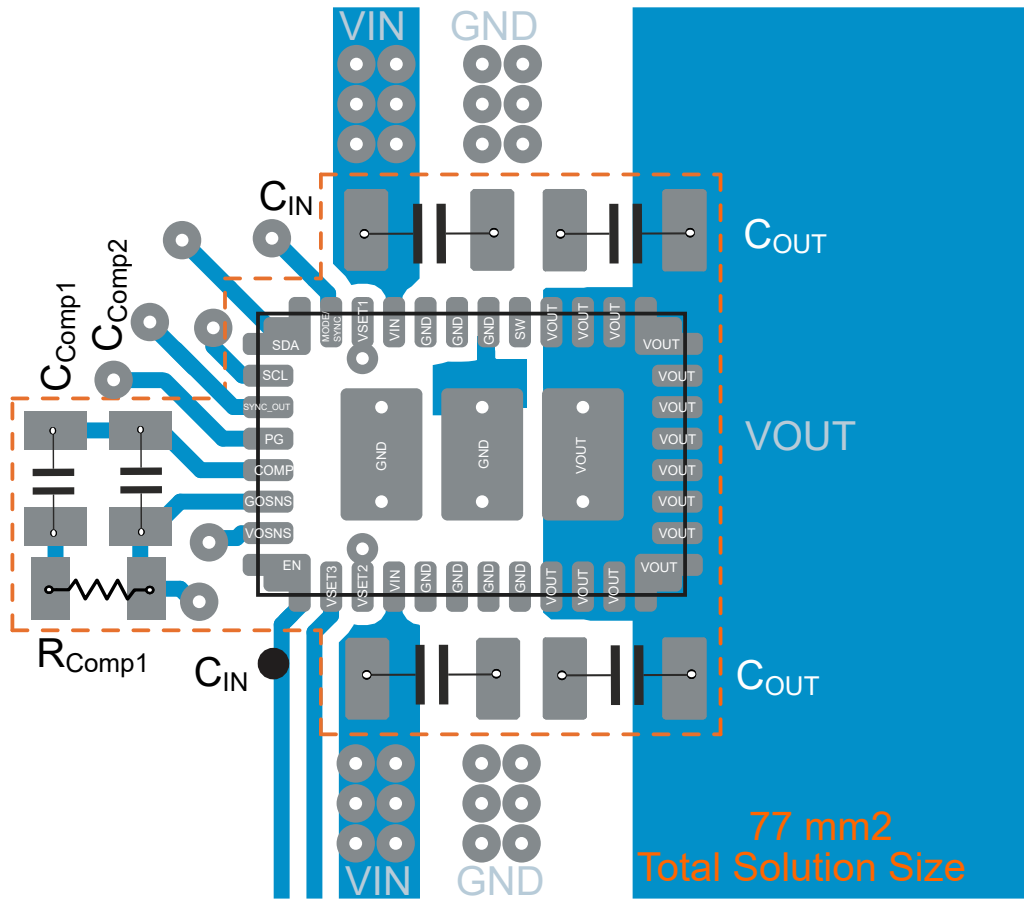


图 9-47. 布局示例

10 器件和文档支持

10.1 器件支持

10.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

10.2 文档支持

10.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[使用带有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现零噪声启动](#)模拟设计期刊
- 德州仪器 (TI)，[实现降压转换器理想 PCB 布局的五个步骤](#)模拟设计期刊

10.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

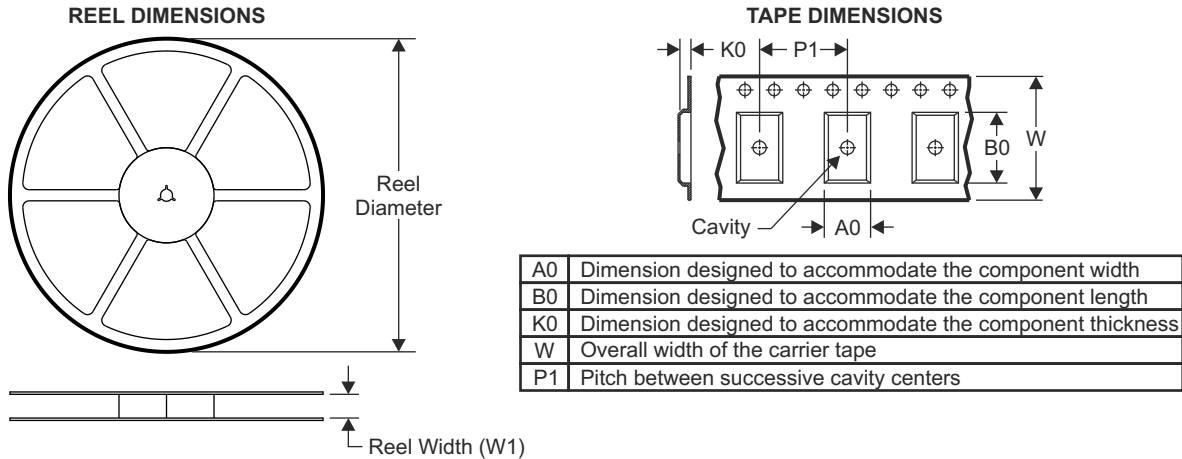
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
August 2024	*	初始发行版

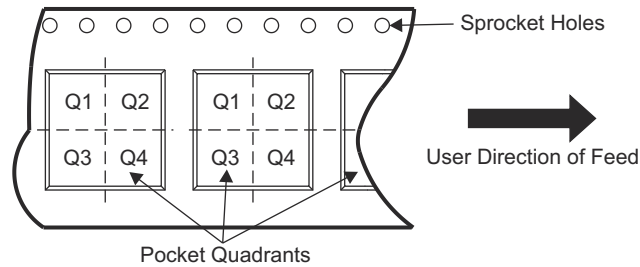
12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

12.1 卷带包装信息



QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TPSM8287A12BAMRDVT	B0QFN	RDV	39	250	330	16.4	4.80	7.10	2.05	8.0	16.0	Q1
TPSM8287A12BBMRDVT	B0QFN	RDV	39	250	330	16.4	4.80	7.10	2.05	8.0	16.0	Q1
TPSM8287A15BAMRDWT	B3QFN	RDW	39	250	330	16.4	4.90	7.20	4.30	8.0	16.0	Q1
TPSM8287A15BBMRDWT	B3QFN	RDW	39	250	330	16.4	4.90	7.20	4.30	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
TPSM8287A12BAMRDVT	B0QFN	RDV	39	250	336.0	336.0	48.0
TPSM8287A12BBMRDVT	B0QFN	RDV	39	250	336.0	336.0	48.0
TPSM8287A15BAMRDWT	B0QFN	RDV	39	250	336.0	336.0	48.0
TPSM8287A15BBMRDWT	B0QFN	RDV	39	250	336.0	336.0	48.0

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPSM8287A12BAMRDVT	ACTIVE				250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-55 to 125	TM87A12BAM	Samples
TPSM8287A12BBMRDVT	ACTIVE				250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-55 to 125	TM87A12BBM	Samples
TPSM8287A15BAMRDWT	ACTIVE				250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-55 to 125	TM87A15BAM	Samples
TPSM8287A15BBMRDWT	ACTIVE				250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-55 to 125	TM87A15BBM	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

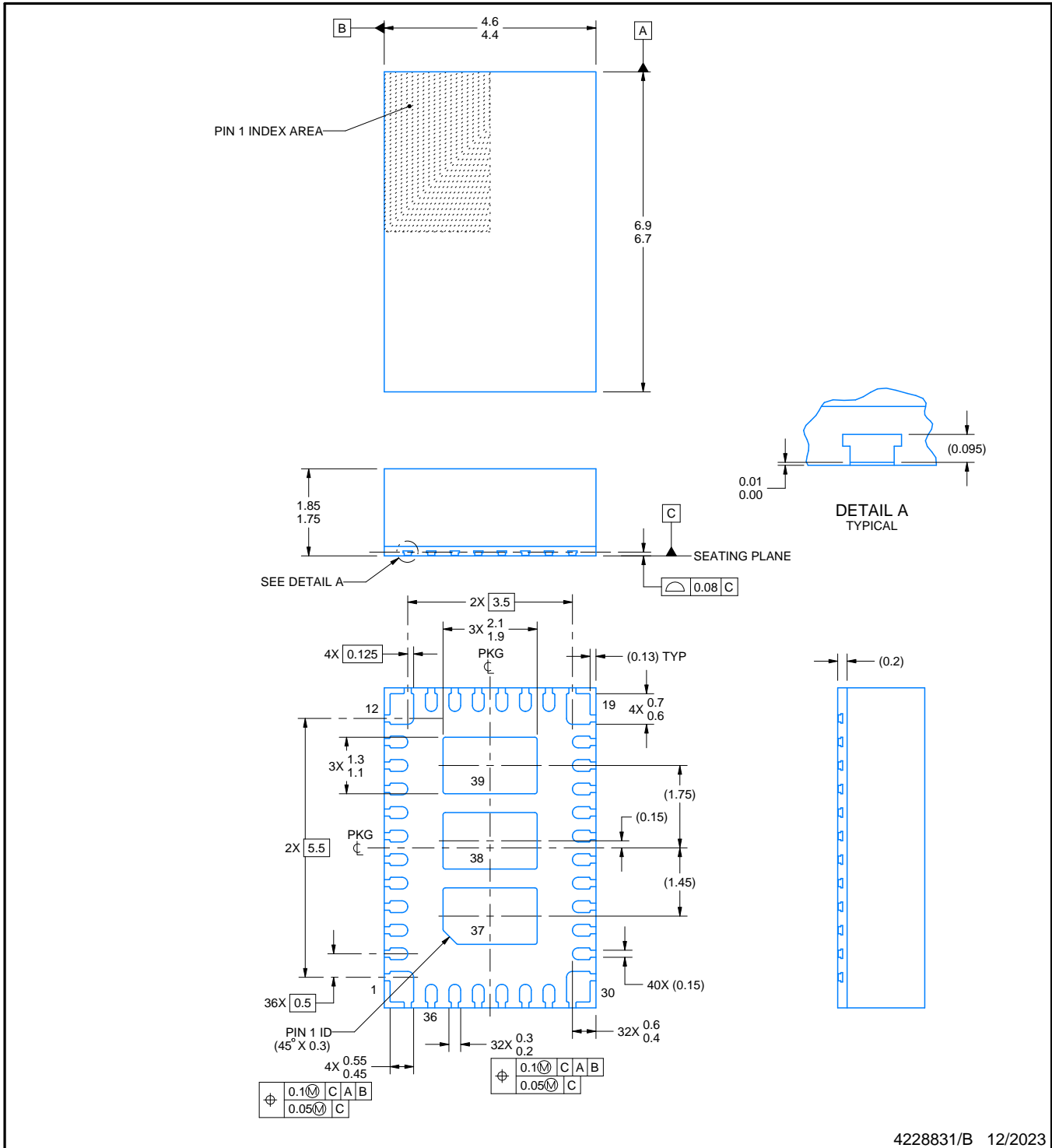
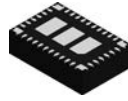
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



4228831/B 12/2023

NOTES:

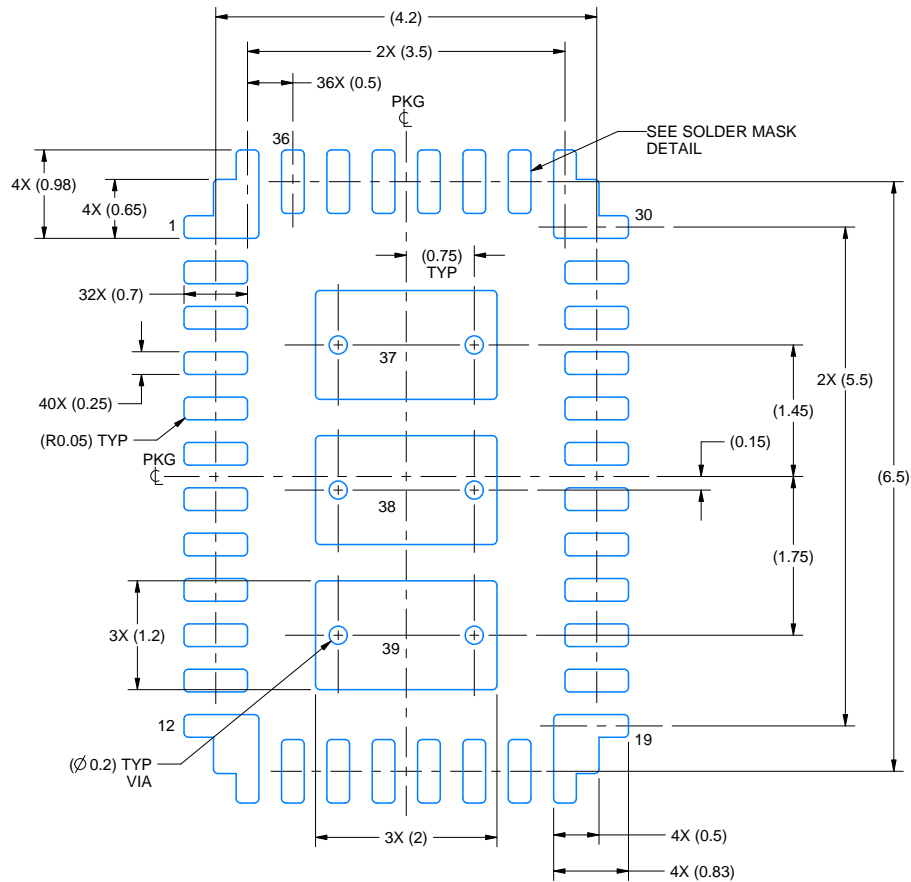
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

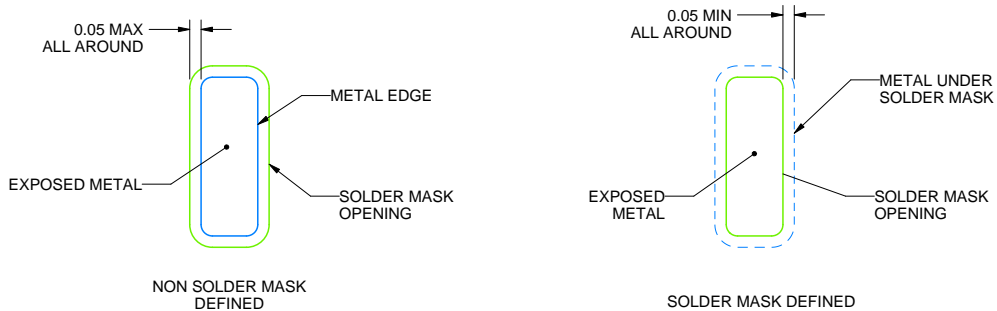
RDV0039A

B0QFN - 1.85 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 12X



SOLDER MASK DETAILS

4228831/B 12/2023

NOTES: (continued)

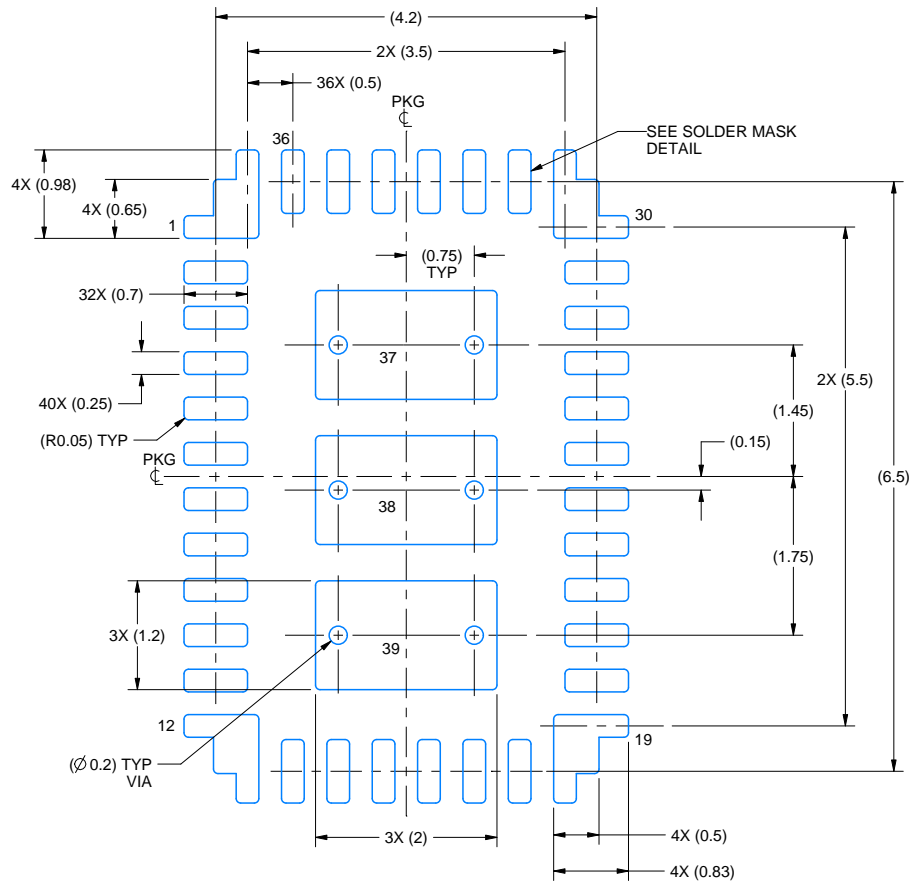
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RDW0039A

B3QFN - 4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 12X



SOLDER MASK DETAILS

4230183/B 03/2024

NOTES: (continued)

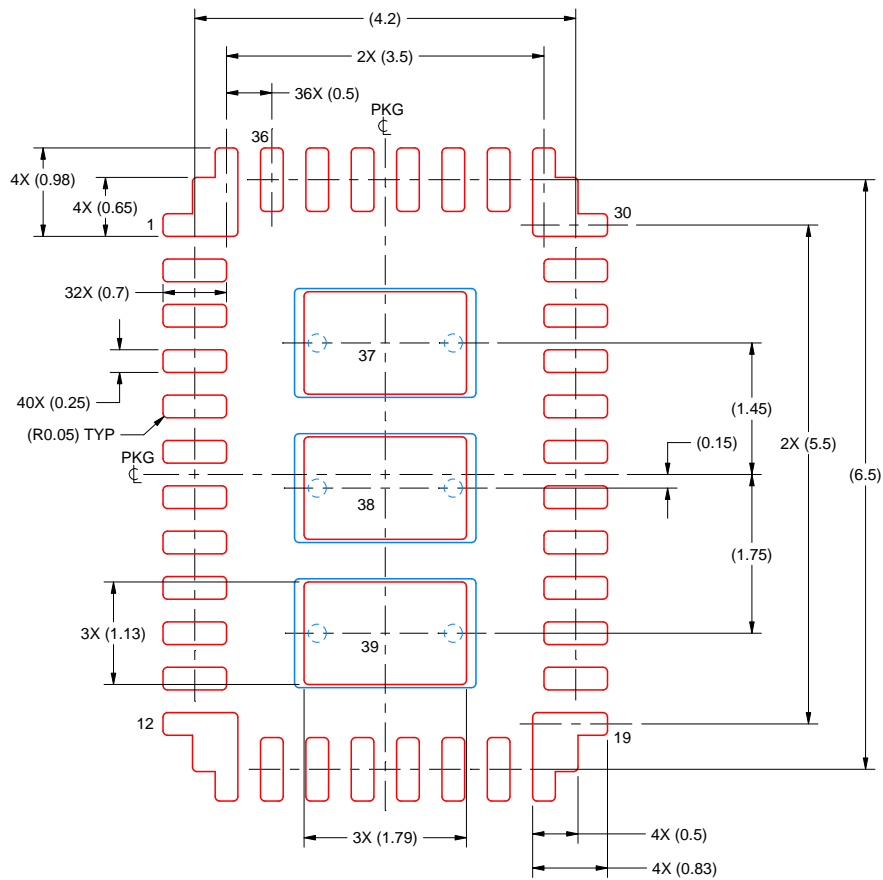
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RDW0039A

B3QFN - 4 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE

BASED ON 0.1 MM THICK STENCIL
SCALE: 12X

EXPOSED PADS 37, 38 & 39:
84% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4230183/B 03/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司